

f) Int. Cl.8:

B 44 F 1/12

B 41 M 3/14 B 42 D 15/10

BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**



DEUTSCHES PATENT UND MARKENAMT

Offenlegungsschrift

_(ii) DE 197 37 618 A 1

(2) Aktenzeichen:

197 37 618.5

2 Anmeldetag:

28. 8.97

Offenlegungstag:

4. 3.99

(7) Anmelder:

Consortium für elektrochemische Industrie GmbH, 81379 München, DE

(4) Vertreter:

Franke, E., Dr., 81737 München

(12) Erfinder:

Küpfer, Jürgen, Dipl.-Chem. Dr., 80686 München, DE; Leigeber, Horst, Dipl.-Ing. (FH), 82041 Oberhaching, DE; Schwalb, Georg, Dipl.-Phys. Dr., 80809 München, DE; Müller-Rees, Christoph, Dipl.-Chem. Dr., 82049 Pullach, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- (3) Maschinendetektierbare Sicherheitsmarkierung mit erhöhter Fälschungssicherheit, Herstellung der Sicherheitsmarkierung und Sicherheitssystem umfassend diese Sicherheitsmarkierung
- Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsmarkierung, deren Fälschungssicherheit im Vergleich zu bekannten Sicherheitsmarkierungen erhöht ist, enthaltend flüssigkristallines Material mit chiraler Phase, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb der Sicherheitsmarkierung mindestens zwei flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase vorhanden sind, die sich in mindestens einer Eigenschaft, ausgewählt aus der Gruppe Händigkeit, Farbe und Farbflop, unterscheiden und in Form einer strukturierten oder einer nichtstrukturierten, mehrschichtigen Markierung oder in Form von flüssigkristallinen Pigmenten in einer flüssigkristellinen Matrix angeordnet sind,

daß mindestens ein flüssigkristallines Material mit chiraler Phese vorhanden ist, dessen Reflexionsbande durch spezielle Verfahren verbreitert wurde, oder

daß mindestens ein flüssigkristallines Material mit chiraler Phase vorhanden ist, das eine definierte dreidimensionale Anordnung aufweist.



Beschreibung

Die Ersindung betrifft eine maschinendetektierbare Sicherheitsmarkierung mit erhöhter Fälschungssicherheit, die Herstellung der Sicherheitsmarkierung und ein Sicherheitssystem umfassend diese Sicherheitsmarkierung.

Die zunehmende technische Reise von Farbkopierem sührt zu Kopien, die in Farbe, Auslösung und Qualität immer weniger von den Originalen zu unterscheiden sind. Als Schutz vor Fälschung mit Hilfe von Farbkopierern oder Scannern wird sür Datenträger mehr und mehr die Verwendung von optisch variablen Elementen als Sicherheitsmarkierung propagiert. Solche Markierungen haben gemeinsam, daß sie je nach Beleuchtungs- und Beobachtungsbedingungen unterschiedliche Farb- oder Helligkeitswiedergaben aufweisen. Zu den gebräuchlichsten optisch variablen Sicherheitsmarkierungen zählen Beugungsgitter. Hologramme, Interserenzbeschichtungen, metamere Farben und polarisierende Beschichtungen.

Aus DE 195 41 028 sind Effektlacke für zu lackierende Gegenstände mit Flüssigkristall-Pigmenten, die eine Kennzeichnung zur Erkennung und Charakterisierung des Gegenstandes tragen, beschrieben. Die Kennzeichnung erfolgt dabei über die Oberflächenstruktur der Pigmente mit einer Schichtstärke > 0,5 µm nach dem Prinzip des Barcodes oder durch definiertes spektrales Verhalten oder durch Farbmuster. Beschrieben werden ferner Verfahren zur Herstellung des Effektlackes und der markierten Pigmente.

Aus DE 39 42 663 sind Datenträger mit optisch variablem Sicherheitselement bekannt. Das Sicherheitselement enthält ein Flüssigkristallmaterial aus Füssigkristall-Polymer in orientierter Form bei Raumtemperatur als Festkörper vorliegend. DE 39 42 663 offenbart die Verwendung von Flüssigkristall-Polymer-Systemen mit Gitterkonstanten 300-1000 nm, woraus sich bei einem mittleren Brechungsindex von tiblicherweise 1,5 für flüssigkristalline Materialien eine Reflexionswellenlänge von 450 bis zu 1500 nm für das flüssigkristalline Material ergibt. Ferner werden die beliebige Kombination von LC-System mit "klassischen Farben", sowie Halbzeuge und Verfahren zur Herstellung der Sicherheitselemente sowie Verfahren und maschinelle Prüfanordnungen zur Detektion von Farbe, Farbflop und Polarisation der Sicherheitselemente offenbart. Die dort vorgenommene Prüfung der Mittenwellenlänge ist für eine erhöhte Fälschungssicherheit nicht ausreichend. Dies wird im Vergleichsbeispiel vorliegender Anmeldung gezeigt.

Aus DE 195 44 130 sind optisch variable Sicherheitselemente aus wenigstens zwei Aufdrucken bekannt. Der erste Aufdruck ist strukturiert mit zum Datenträger kontrastierender Farbe, und der zweite Aufdruck ist mit optisch variablen Pigmenten ohne oder mit nur geringer Körperfarbe ausgeführt und überlagert zumindest teilweise den ersten Aufdruck. Beschrieben werden ferner Herstellverfahren für derartige optisch variable Sicherheitselemente.

Aufgabe der Erfindung ist es, Sicherheitsmarkierungen zur Verfügung zu stellen, deren Fälschungssicherheit im Vergleich zu bekannten Sicherheitsmarkierungen erhöht ist.

Die Aufgabe wird gelöst durch eine Sicherheitsmarkierung enthaltend stüssigkristallines Material mit chiraler Phase, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb der Sicherheitsmarkierung mindestens zwei stüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase vorhanden sind, die sich in mindestens einer Eigenschaft ausgewählt aus der Gruppe Händigkeit, Farbe und Farbstop unterscheiden und in Form einer strukturierten oder einer nicht strukturierten oder einer mehrschichtigen Markierung oder in Form von stüssigkristallinen Pigmenten in einer stüssigkristallinen Matrix angeordnet sind oder daß mindestens ein stüssigkristallines Material mit chiraler Phase vorhanden ist, dessen Resexionshande durch spezielle Verfahren verbreitert wurde, oder daß mindestens ein slüssigkristallines Material mit chiraler Phase vorhanden ist, das eine desinierte dreidimensionale Anordnung ausweist.

Die erfindungsgemäße Sicherheitsmarkierung ist im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten Markierungen nur unter wesenlich höherem Aufwand reproduzierhar, was zu einer Sicherheitsmarkierung mit erhöhter Fäl-

Die Erfindung betrifft auch Gegenstände, die mit der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet sind. Das menschliche Auge kann Licht im Spektralbereich von etwa 400 bis 700 nm wahrnehmen. Deshalb wird durch flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase, deren langwellige Flanke der Reflexionsbande größer als 420 nm oder deren kurzwellige Flanke der Reflexionsbande kleiner als 700 nm ist, ein Farbeindruck für das menschliche Auge erzeugt. Wegen des Farbflops dieser Materialien kann der Farbeindruck nur unter bestimmten Blickwinkeln auftreten.

Unter Farbe ist nicht nur der mit dem menschlichen Auge wahrnehmbare Farbeindruck des Wellenlängenbereichs des sichtbaren Lichtes zu verstehen, sondern ebenso der mit dem menschlichen Auge nicht wahrnehmbare, aber nuttels bekannter Geräte wie UV- und IR-Spektrometer meßbare Farbeindruck der benachbarten UV- bzw. IR-Wellenlängenbereiche

Das menschliche Auge kann den Polarisationszustand des empfangenden Lichts nicht detektieren. Deshalb werden zwei flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase, die die gleiche Farbe und den gleichen Farbflop, jedoch verschiedene Händigkeit aufweisen, vom menschlichen Auge nicht unterschieden. Die verschiedene Händigkeit kann durch maschinelle Prüfung detektiert werden.

Vorzugsweise zeigt die für Fälscher nicht oder nur schwer erkennbare erfindungsgemäße Markierung an definierten Positionen des markierten Gegenstands unterschiedliche, maschinendetektierbare Eigenschaften. Durch diese Kombination wird die Fälschungssicherheit nochmals erhöht.

Die Ersindung betrifft sonnit auch Gegenstände, die mit der ersindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung derart gekennzeichnet sind, daß die ersindungsgemäße Sicherheitsmarkierung an desinierten Positionen des markierten Gegenstands
unterschiedliche, maschinendetektierbare Eigenschaften ausweist.

Im Sinne der vorliegenden Erfindung sind folgende Begriffe wie nachfolgend beschrieben definiert.

Mittenwellenlänge und Bandbreite einer Reflexionsbande ergeben sich aus einer Austragung der Intensität einer Reflexionsbande als Funktion der Wellenlänge wie folgt:

Der Wert der maximalen Intensität einer Reslexionsbande wird halbiert.

Die Verbindungslinie parallel zur x-Achse (Wellenlängenskala) auf der Höhe der halbierten Intensität schneidet die Reflexionsbande an einer kurz- und an einer langwelligen Position. Die Länge der Verbindung dieser beiden Schnitt-punkte parallel zur x-Achse ist die Bandbreite der Reflexionsbande.

Die Mittenwellenlänge der Reflexionsbande wird erhalten, indem die Bandbreite in ihrer Mitte halbiert wird und eine Linie parallel zur y-Achse bis zur x-Skala gezogen wird. Die Mittenwellenlänge entspricht dem Wellenlängenwert, der am Schnittpunkt dieser Parallelen mit der Reflexionsbande erhalten wird.

Flanke der Reflexionsbande: Die Wellenlänge, bei der die Intensität der Reflexionsbande auf 10% ihres maximalen Wertes abgefallen ist. Die "kurzwellige Flanke der Reflexionsbande" entspricht der Wellenlänge, bei der der kurzwellige Ast. die "langwellige Flanke der Reflexionsbande" entspricht der Wellenlänge, bei der der langwellige Ast auf 10% der Maximalintensität abgefallen ist.

Farbflop: Spektrale Farbverschiebung des reflektierten/transmittierten Lichtes bei nicht senkrechtem Lichteinfall. Die Größe des Flops bei einer gegebenen Winkelkonfiguration ist eine materialspezifische Bigenschaft, die durch den mittleren Brechungsindex der flüssigkristallinen Moleküle bestimmt wird. Er kann berechnet werden nach der in DE 37 32 115 beschriebenen Formel:

10

20

45

 $\lambda(a) = \lambda(0) \cdot \cos \left[\arcsin(\sin (a/n))\right]$ (1)

Polarisation und Händigkeit: flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase haben eine linke oder rechte Händigkeit der Helixstruktur. Das wellenlängenselektiv reflektierte Licht ist links- oder rechts-zirkular polarisiert und wird im Folgenden entsprechend mit lh oder rh bezeichnet.

Die erfindungsgemäßen Sicherheitselemente sind vorzugsweise aufgebaut als strukturierte Sicherheitsmarkierung aus mindestens zwei verschiedenen flüssigkristallinen Spezies oder als nicht-strukturierte Sicherheitsmarkierung aus mindestens zwei verschiedenen flüssigkristallinen Spezies oder als Sicherheitsmarkierung, hergestellt durch Mehrschichttechnik aus mindestens zwei verschiedenen flüssigkristallinen Spezies oder als Sicherheitsmarkierung aus flüssigkristallinem Material, in das flüssigkristalline Pigmente eingearbeitet sind.

Eine Form der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung ist dadurch charakterisiert, daß mindestens zwei flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase verwendet werden, die sich in mindestens einer Eigenschaft, ausgewählt aus der Gruppe Händigkeit, Farbe und Farbflop, unterscheiden und die in Form einer strukturierten Markierung angeordnet sind.

Eine strukturierte Markierung liegt vor, wenn das menschliche Auge innerhalb der Markierung einheitliche Flächen mit verschiedenen Eigenschaften wie Farbe, Helligkeit; usw. wahrnehmen kann. Als minimale Größe solcher Flächen wird im Sinne dieser Erfindung eine Ausdehnung von 100 µm angesehen. Eine strukturierte Markierung liegt auch dann vor, wenn sich die Flächen mit Ausdehnung größer 100 µm nur in der vom Auge nicht wahrnehmbaren Eigenschaft Polarisation unterscheiden.

Eine weitere Form der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung ist dadurch charakterisiert, daß mindestens zwei flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase verwendet werden, die sich in mindestens einer Eigenschaft, ausgewählt aus der Gruppe Händigkeit, Farbe und Farbflop, unterscheiden und die in Form einer nicht-strukturierten Markierung angeordnet sind.

Eine nicht-strukturierte Markierung liegt vor, wenn eine strukturierte Markierung nicht vorliegt, d. h. wenn das menschliche Auge die Markierung als eine einheitliche Fläche wahrnimmt. Das ist auch der Fall, wenn sehr kleine einheitliche Flächen im Größenbereich unterhalb 100 µm mit unterschiedlichen Eigenschaften nebeneinander vorliegen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn zwei verschiedene LC-Pigmente als Mischung auf eine Fläche aufgebracht werden.

Eine weitere Form der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung ist dadurch charakterisiert, daß mindestens zwei flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase verwendet werden, die sich in mindestens einer Eigenschaft, ausgewählt aus der Gruppe Händigkeit, Farbe und Farbflop, unterscheiden und die durch Mehrschichttechnik übereinander angeordnet sind.

Als Mehrschichttechnik werden Verfahren bevorzugt, hei denen die flüssigkristallinen Materialien ohne Zwischenschicht übereinander angeordnet werden. Das reduziert die Dicke des erfindungsgemäßen Sicherheitselements.

Eine weitere Form der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung ist dadurch charakterisiert, daß mindestens zwei flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase verwendet werden, die sich in mindestens einer Eigenschaft, ausgewählt aus der Gruppe Händigkeit, Farbe und Farbslop, unterscheiden und die in Form von LC-Pigment in einer flüssigkristallinen Matrix angeordnet sind.

Eine weitere Form der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung ist dadurch charakterisiert, daß das Illtssigkristalline Material mit chiraler Phase eine definierte dreidimensionale Anordnung aufweist. Darunter versteht man eine plane Sicherheitsmarkierung, in der eine Schicht aus mindestens einem flüssigkristallinen Material mit chiraler Phase als Ganz-fläche oder als LC-Pigmentschicht dergestalt eingearbeitet ist, daß die Normale auf dieser Schicht positionsabhängig unterschiedliche Winkel gegentiber der Normalen auf der Oberfläche der Sicherheitsmarkierung einnimmt. Wegen des mit den unterschiedlichen Winkeln einhergehenden Farbflops sieht der Betrachter positionsabhängig unterschiedliche Farben. Je nach Blickwinkel des Betrachters tritt zusätzlich ein Farbflop dieser positionsabhängig unterschiedlichen Farben auf

Eine weitere Form der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung ist dadurch charakterisiert, daß mindestens ein flüssigkristallines Material mit chiraler Phase verwendet wird, dessen materialspezifischen Reflexionsbanden durch ein spezielles Verfahren verbreitert wurden. Die durch dieses Verfahren mögliche Kontrolle der Bandbreite der Reflexionsbande ermöglicht neuartige Farbestete und erhöht wegen der komplexeren Herstellweise die Fälschungssicherheit der Sicherheitsmarkierung.

Flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase, die sich zur Herstellung erfindungsgemäßer Sicherheitsmarkierungen verwenden lassen, sind aus dem Stand der Technik, z. B. aus den in den Beispielen 1.1 bis 1.5 genannten Schriften, bekannt.

Tabelle 1 faßt die in den Beispielen beschriebene Auswahl der flüssigkristallinen Materialien mit chiraler Phase sowie Verfahren zur Herstellung von erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierungen aus diesen Materialien unter den vorgenannten Oberbegriffen zusammen.

Tabelle 1

Grupper kürzel fi	lr mit chiraler Phase	allines Material	Herstellung Sicherheits- markierung in	Herstellung Sicherheits-
Typ der Sicherhe markien	eits- des Materials gemäß	Drehsinn des zirkular- polarisiert reflektierten Lichts	Ganzflächenauftragung gemäß Beispiel	markierung au LC-Pigmenten gemäß Beispie
I Einhei	tliche Sicherheitsmarkierun	g aus einer flüssigkristalliner	Spezies	
11	2.2	rh oder lh	3.1	3.21, 3.22
I 2	2.4	rh oder lh	3.1	3.21, 3.22
13	2.6	rh oder lh	3.1	3.21, 3.22
II Struk	turierte Sicherheitsmarkieru	ng aus mindestens zwei verso	chiedenen flüssigkristallinen	Spezies
111	2.7	Material 1: rh	3.2, 3.3	3.23, 3.24
		Material 2: lh		
112	2.8	Material 1: rh	3.4, 3.5	3.25, 3.26
		oder lh		
		Material 2: rh		
		oder Ih		
113	2.9	Material 1: rh Material 2: Ih	3.6, 3.7	3.27, 3.28
*** * * * * *			to a distance describite	- Wi Oi
		rkierung aus mindestens zwe	er verschiedenen Hussigkrisc	3.29, 3.30
Ш	2.7	Material 1: rh Material 2: lh		3.29, 3.30
1117	2.8	Material 1: rh		3.31, 3.32
III2	2.8	oder lh	-	3.31, 3.34
.*		Material 2: rh		
		oder Ih	•	
Ш3	2.9	Material 1: rh		3.33, 3.34
		Material 2: Ih		
IV Siche	rheitsmarkierung durch Mel	nrschichttechnik		
IV Siche	rheitsmarkierung durch Mel 2.7		3,10, 3.11	3.403.43
	•	nrschichttechnik Material 1: rh Material 2: lh	3.10, 3.11	3.40-3.43
	•	Material 1: rh	3.10, 3.11	3.40-3.43 3.44-3.47
IV1	2.7	Material 1: rh Material 2: lh Material 1: rh		
IV1	2.7	Material 1: rh Material 2: lh		
IV1	2.7	Material 1: rh Material 2: lh Material 1: rh oder lh		
IV1 IV2	2.7	Material 1: rh Material 2: lh Material 1: rh oder lh Material 2: rh oder lh		
IV1	2.7 2.8	Material 1: rh Material 2: lh Material 1: rh oder lh Material 2: rh	3.12, 3.13	3.443.47

60

65

	mit chiraler Phase	llines Material	Herstellung Sicherheits- markierung in	Herstellung Sicherheits-
Typ der Sicherheits- markierung	Wellenlängenbereich des Materials gemäß Beispiel	Drehsinn des zirkular- polarisiert reflektierten Lichts	Ganzflächenauftragung gemäß Beispiel	markierung aus LC-Pigmenten gemäß Beispiel
V Sicherhei	tsmarkierung aus flüssigk	ristallinem Material, in da	s flüssigkristalline Pigmente	eingearbeitet
V1	2.7	Material 1: rh Material 2: lh	3.17	3.52, 3.53 ²
V2	2.8	Material 1: rh	3.18	3.54, 3.55
· ·		oder Ih Material 2: rh oder Ih-		
V3	2.9	Material 1: rh Material 2: lh	3.19	3.56, 3.57
VI Dreidime	nsionale Anordnung eine	s einheitlichen flüssigkrist	allinen Materials in Sicherhe	eitsmarkierung
VII	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6	rh oder Ih	3.20	3.58, 3.59
	ein flüssigkristallines Mat	erial mit chiraler Phase in e	smarkierung verarbeitet wird o iner definierten dreidimension	zielle Verfahren ver- oder oalen Anordnung zu
ner Sicherheit Die Erfindun ne Prüfanordr Das erfindun einer erfindu rzugsweise v erheitsmarkie Als relevant a ssigkristalline	ein flüssigkristallines Mat stnarkierung verarbeitet wig betrifft ferner ein Siche umg zur Erkennung der Sichensegemäße Sicherheitssystemgsgemäßen fälschungssicollständigen Identifikation rung als relevant ausgewählte Eigenschaften materials mit chiraler Pl	erial mit chiraler Phase in e ind theitssystem umfassend die cherheitsmarkierung. In ist eine Kombination aus feheren Sicherheitsmarkierur der für die flüssigkristallindten Eigenschaften. Ist vorzugsweise die Händhase oder die definierte Ano	smarkierung verarbeitet wird of iner definierten dreidinension erfindungsgern Büssigkristallinem Material mingen verarbeitet ist, mit einer en Materialien charakteristisch ligkeit, die Farbe oder der Farbredung des Materials.	oder palen Anordnung zu Ismarkierung sowie It chiraler Phase, das Prüfanordnung zur then und für die Si- bflop des jeweiligen
ner Sicherheit Die Erfindun ne Prüfanordr Das erfindun einer erfindu orzugsweise v erheitsmarkie Als relevant a lssigkristalline Die Farbe wi stimmt. Der Farbflop ittenwellenlist al oder LC-S Die Händigke ase reflektiert Die Bestimm	ein flüssigkristallines Mat stnarkierung verarbeitet wig betrifft ferner ein Sichen gerarbeiter wird betrifft ferner ein Sichen der Sichenbeitssystem gegennäßen. Fälschungssic ollständigen Identifikation rung als relevant ausgewählte Eigenschaften Materials mit chiraler Plad über die Messung der Fru über die Messung vorgen der Reflexionsbande der Reflexionsbande der genannt) bestimmt, it des Materials wird über den Lichtes bestimmt, ung der definierten Anordn	erial mit chiraler Phase in e ind theitssystem umfassend die cherheitsmarkierung. In ist eine Kombination aus ficheren Sicherheitsmarkierur der für die flüssigkristallimiten Eigenschaften. Ist ind vorzugsweise die Händnase oder die definierte Anoorm der Reflexionsbande dem mindestens zwei, unter wes flüssigkristallinen Materialie Messung der Polarisationung des Materials wird dur	smarkierung verarbeitet wird einer definierten dreidinension erfindungsgernüße Sicherheit lüssigkristallinem Material mingen verarbeitet ist, mit einer en Materialien charakteristisch ligkeit, die Farbe oder der Farbrelnung des Materials. es flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials der Messung der vongenannter	oder palen Anordnung zu dsmarkierung sowie it chiraler Phase, das Prüfanordnung zur chen und für die Si- bflop des jeweiligen s mit chiraler Phase ationen bestimmten enden auch LC-Ma- Material mit chiraler
ner Sicherheit Die Erfindun Die Prüfanordr Das erfindun deiner erfindu orzugsweise v derheitsmarkie Als relevant a desigkristallin Die Farbe wi stimmt. Der Farbflop dittenwellenlär dal oder LC-S Die Händigke dase reflektiert Die Bestimm de flüssigkrista Bekannte Prüftsmarkterung Eine zur Prüft drakteristische	ein flüssigkristallines Mat snarkierung verarbeilet wig betrifft ferner ein Sicher ung zur Erkennung der Sic segemäße Sicherheitssyster ingsgemäßen fälschungssicollständigen Identifikation rung als relevant ausgewählte Eigenschaften materials mit chiraler Plrd über die Messung der Fruir über die Messung der Fruir über die Messung vorgen der Reflexionsbande depezies genannt) bestimmt, it des Materials wird über den Lichtes bestimmt, ung der definierten Anordnilline Komponente des Mafanordnungen sind zur Deten nicht aus (siehe Vergleiung der erfindungsgemäßer Form der Reflexionsbander Form der Reflexionsbander Form der Reflexionsbander Form der Reflexionsbander	erial mit chiraler Phase in e ind theitssystem umfassend die cherheitsmarkierung. In ist eine Kombination aus ficheren Sicherheitsmarkierung der für die flüssigkristallimiten Eigenschaften. Isind vorzugsweise die Händnase oder die definierte Anoorm der Reflexionsbande dem mindestens zwei, unter wes flüssigkristallinen Materialie Messung der Polarisation ung des Materials wird dur terials getrent vorgenonung ektion zwar ebenfalls geeig chsbeispiel).	smarkierung verarbeitet wird einer definierten dreidinension erfindungsgernüße Sicherheit lüssigkristallinem Material mingen verarbeitet ist, mit einer en Materialien charakteristisch ligkeit, die Farbe oder der Farbrelnung des Materials. es flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materials der Messung der vongenannter	oder nalen Anordnung zu ismarkierung sowie it chiraler Phase, das Prüfanordnung zur then und für die Si- bflop des jeweiligen s mit chiraler Phase ationen bestimmten enden auch LC-Ma- Material mit chiraler in Eigenschaften für ten von LC-Sicher- nordnung erfaßt die
ner Sicherheit Die Erfindun ne Prüfanordr Das erfindun ne erfiestismarkie Die Farbe wi stimmt. Der Farbflop ittenwellenlär rial oder LC-S Die Händigke ase reflektiert Die Bestimm le flüssigkrists Bekannte Prü itsmarkierung Eine zur Prüft urakteristische fektionsbande Vorzugsweise ittenwellenlär nde weniger a	ein flüssigkristallines Mat snarkierung verarbeitet wig betrifft ferner ein Sichei gebetrifft ferner ein Sichei gebetrifft ferner ein Sichei gegemäße Sicherheitssysterungsgemäßen fälschungssicollständigen Identifikation rung als relevant ausgewählte genschaften in Materials mit chiraler Plad über die Messung der Frauf über die Messung der Frauf über die Messung der Frauf über die Messung der gen der Reflexionsbande die Materials wird über die Lichtes bestimmt. Jung der definierten Anordalline Komponente des Mafanordnungen sind zur Det en nicht aus (siehe Vergleichnig der erfindungsgemäßer Form der Reflexionsband die Reflexionsintensität berfaßt die Prüfanordnung uge) der Reflexionsbande ges 50% ihres maximalen W	erial mit chiraler Phase in e incl	smarkierung verarbeitet wird einer definierten dreidinension erfindungsgem Bescherheit erfindungsgem Bescherheit erfindungsgem Bescherheit ist, mit einer en Materialien charakteristische der Farkteristische Materialien charakteristische Materialien en Materialien Materialies flüssigkristallinen Materialierschiedenen Winkelkonfigurals mit chiraler Phase (un folgen des vom flüssigkristallinen Materialien des vom flüssigkristallinen Materialienen Messung der vorgenannteren, schöpfen die Möglichkeit vorzugsweise geeignete Prüfar	scher balen Anordnung zu dem Anordnung zu den Anordnung zur den und für die Sibflop des jeweiligen s mit chiraler Phase ationen bestimmten enden auch LC-Madaterial mit chiraler für den von LC-Sichertordnung erfaßt die lichen Punkten der der Reflexions-

5

flektierte oder transmittierte Licht in einer oder mehreren Detektionseinheiten geprüft wind.

Eine Beleuchtungseinheit (B, B1, B2, B3) besteht aus einer Lichtquelle und wahlweise einem Abbildungssystem (beispielsweise Kondensor), einem oder mehreren wellenlängenselektiven Elementen, wie Farbfilter und Wärmetilter sowie gegebenenfalls Lichtleiter. Die Auswahl und Zahl der Filter hängt von der verwendeten Prüfanordnung und der zu prüfenden Sicherheitsmarkierung ab und ist bei der Darstellung der Prüfanordnungen detailliert beschrieben.

Die Auswahl der Lichtquellen ist im Folgenden dargestellt.

1.0

20

25

30

Es wird unterschieden zwischen gerichteten Beleuchtungseinheiten, charakterisiert durch einem beleuchtungsseitigen Öffnungswinkel von <10°, und diffusen Beleuchtungseinheiten, die beispielsweise durch Verwendung einer Ulbrichtkugel verwirklicht werden können mit beleuchtungsseitigen Öffnungswinkeln von >10°.

Als Beleuchtungseinheiten lassen sich in der Prüfanordnung vorzugsweise einsetzen:

BE1: Beleuchtungseinheit mit Strahlbündelung und Farbselektion

Diese gerichtete Beleuchtungseinheit besteht aus einer Lichtquelle, einem Kondensor und einem oder mehreren weltenlängenselektiven Elementen. Eine solche Beleuchtungseinrichtung ist beispielhaft in Fig. 1 gezeigt. Das Licht, das auf die Sicherheitsmarkierung fällt, wird durch Farbfilter spektral selektiert. Diese Selektion erfolgt beispielsweise dadurch, daß die Filter wie in Fig. 1 dargestellt auf einem drehbaren Filterrad angeordnet werden. Eine andere Möglichkeit ist die Anordnung dieser Filter auf einem beweglichen Schieber.

BE2: Beleuchtungseinheit mit Strahlbündelung

Diese gerichtete Beleuchtungseinheit besteht aus einer Lichtquelle und einem Kondenson Sie entspricht einer Beleuchtungsquelle wie in Fig. 1 dargestellt, unter Verzicht auf farbselektierende Filter.

BE3: Beleuchtungseinheit mit Lichtleiter

Statt mehrerer Lichtquellen zur Beleuchtung kann unter Verwendung von mehreren Lichtleitern, die nur von einer Lichtquelle ausgehen, eine Beleuchtung des Sicherheitselement unter zwei oder weiteren Winkeln erfolgen. Mit den Lichtleitern und einer zur Sicherheitsmarkierung hinzeigenden Abbildungsoptik wird das Sicherheitselement beleuchtet.

BFA: Beleuchtungseinheit mit gerichteter Lichtquelle

Lichtquellen, bei denen ohne weitere optische Hilfskomponenten eine Lichtabstrahlung mit einer Apertur von <10° erfolgt, beispiellnaft hierfür sind Laser.

BE5: Beleuchtungseinheit zur flächigen Beleuchtung

Die beleuchtete Fläche ist so zu wählen, daß bei der Prüfung der Sicherheitsmarkierung die repräsentativen Eigenschaften richtig charakterisiert werden.

Beispielsweise soll bei Mischungen aus verschiedenen Pigmenten jeweils eine repräsentative Zahl an Individuen innerhalb des Beleuchtungssteckes liegen.

Bei strukturierten Sicherheitselementen soll die gesamte oder zumindest ein charakteristischer Teil des Elementes innerhalb des Beleuchtungsfleckes liegen.

Eine flächige Beleuchtung kann beispielsweise so aufgebaut sein, daß eine gerichtete Beleuchtungseinheit durch ein ein- oder mehrlinsiges Abbildungssystem eine Strahlaufweitung erfährt.

BE6: Diffuse Beleuchtseinheit (z. B. Ulbrichtkugel)

Statt einer Beleuchtung unter selektierten Winkeln a1, a2, ... wird eine diffuse Beleuchtung unter allen Raumwinkeln vorgenommen. Dies erfolgt heispielweise durch Verwendung einer Ulbrichtkugel. Als Beleuchtung für die Ulbrichtkugel wird eine Lichtquelle verwendet, die einen Spektralbereich abdeckt, der größer ist als der Spektralbereich, den die Sicherheitsmärkierung unter allen Beleuchtungswinkeln zwischen 0° und 90° restektiert.

Beispiele für breitbandige Lichtquellen für den UV-Bereich sind Deuteriumlampen, Quecksilberhochdrucklampen der Xenonlampen.

Beispiele für hreitbandige Lichtquellen im sichtbaren Bereich sind Wolframhalogenlampen, Quecksilberhochdrucklampen, Floureszenzlampen oder Xenonlampen.

Beispiele für breithandige Lichtquellen für den IR Bereich sind Wolframhalogenlaupen, Quecksilberhochdrucklampen oder Xenonlaupen.

Anstatt des spektral durch Filter selektierten Lichtes können auch Lichtquellen verwendet werden, deren Lichtenussion nur auf schmale Bereiche des Spektrums beschränkt ist und deren Wellenlänge der Mittenwellenlänge der Reflexionsbande des flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase entspricht.

Beispiele für solche monochromatische und wellenselektierte Lichtquellen sind Laserlicht oder Metalldampflampen. Die Auswahl der Detektionseinheiten D (D1, D2, D3) ist im Folgenden dargestellt:

Eine Detektionseinheit besteht aus einem oder mehreren Empfängern, denen wahlweise farb- und/oder polarisationsselektive Elemente vorgeschaltet sind. Die Auswahl und Zahl der Filter hängt von der verwendelen Prüfanordnung und der zu prüfenden Sicherheitsmarkierung ab und ist bei der Darstellung der Prüfanordnungen detailliert beschrieben.

Der Empfänger sollte vorzugsweise nur die Lichtintensität detektieren und nicht selektiv auf Farbe oder Polarisation reagieren. Beispielsweise kann im UV- und im sichtbaren Spektralbereich ein Photomultiplier oder eine Silizium-Photodioden eingesetzt werden und für den IR-Bereich ein PhS-(Bleisulfid) Element.

6

Beispielhaft werden im Folgenden für die Prüfanordnung geeignete Detektionseinheiten beschrieben.

DE1: Detektor mit Polarisationsselektion und wellenlängenselektierendem Filter mit zwei Empfängern

Fig. 2 zeigt beispielhaft eine Detektionseinrichtung, bei der sowohl eine Farb- als auch eine Polarisationsselektion erfolgt. Das von der Sicherheitsmarkierung reflektierte Licht wird durch verschiedene Farbfilter selektiert, die beispielsweise, wie abgebildet, über ein Filterrad in den Strahlengang gebracht werden. Eine andere Möglichkeit ist die Anordnung dieser Filter auf einem beweglichen Schieber. Das farbselektierte Licht trifft anschließend auf das Lambda/4-Verzögerungselement. Das von der Sicherheitsmarkierung ausgehende zirkular polarisierte Licht wird in diesem Element in linear polarisiertes Licht umgewandelt. Im nachfolgenden polarisationsselektiven Strahlteilerprisma erfolgt eine Selektion in die beiden senkrecht zueinander stehenden Polarisationsrichtungen. Die beiden polarisierten Teilstrahlen treffen anschließend auf den jeweiligen Empfänger E1 oder E2. Bei der Auswahl der optischen Elemente sind die dem Fachmann bekannten Kriterien der Anpassung an den ausgewählten Spektralbereich zu beachten.

Für das Lambda/4-Verzögerungselement gilt beispielsweise, daß die Verzögerungseigenschast über den selektierten Spektralbereich eingehalten werden muß. Beispielsweise sind im UV-Bereich Fresnel-Rhomben aus Kalkspat; im sichtbaren und IR-Bereich wellenlängenselektierte gereckte PC-Folien oder Fresnel-Rhomben aus Kalkspat geeignet.

Das polarisierende Strahlteilerprisma zur räumlichen Trennung der beiden linearen Polarisationskomponenten kann beispielsweise ein Glan-Thompson-Prisma mit Luftspalt für den UV-Bereich und sichtbaren Spektralbereich oder mit IR-transparenter Kittung für den IR-Bereich sein. Der Selektionswinkel dieses Prismentyps ist wellenlängenunabhängig.

DE2: Detektor mit Polarisationsselektion und wellenlängenselektierendem Filter und einem Empfänger

20

30

35

45

50

55

60

65

Die Detektionsanordnung DE1 ist so modifiziert, daß nur ein Empfänger verwendet wird. Dies ist beispielhaft in Fig. 3 dargestellt. Das von der Sicherheitstnarkierung reflektierte Licht wird durch verschiedene Farbfilter selektiert, die beispielsweise wie abgebildet über ein Filterrad in den Strahlengang gebracht werden: Eine andere Möglichkeit ist die Anordnung dieser Filter auf einem beweglichen Schieber. Das farbselektierte Licht trifft anschließend auf rechtszirkular und linkszirkular polarisierende Elemente, die beispielsweise, wie abgebildet, mit einem beweglichen Schieber in den Strahlengang eingebracht werden. Als zirkular polarisierende Elemente können beispielsweise entsprechende, kommerziell erhältliche Folien verwendet werden:

DE3: Detektor mit wellenlängenselektierenden Filter

Das von der Sicherheitsmarkierung reflektierte Licht wird durch verschiedene Farbfilter selektiert, die beispielsweise über ein Filterrad oder einen beweglichen Schieber in den Strahlengang gebracht werden.

DPA: Zwei Detektoren mit Polarisationsselektion,

Entspricht einer Anordnung wie unter DE1 beschrieben, unter Verzicht auf eine Parbselektion durch Pilter.

DE5: Detektor mit Polarisationsselektion

Entspricht einer Anordnung wie unter DE2 beschrieben, unter Verzicht auf eine Farbselektion durch Filter.

DE6: Detektor ohne Selektion von Farbe und Polarisation

Das von der Sicherheitsmarkierung reflektierte Licht wird unselektiert, also weder durch eine Farb- noch durch eine Polarisationsprüfung detektiert.

DE7: Videokamera als Detektor

Statt eines nur integral strahlungsempfindlichen Empfängers wird durch Verwendung beispielsweise einer Videokammara eine ortsaufgelöste Detektion der einfallenden Strahlung erreicht. Das System besteht aus einer Reihe von in den Strahlengang einbringbaren Farbfiltern und/oder Polarisatoren, einer Videokamera und dem zugehörigen elektronischen Auswertsystem. Ein Abbildungssystem, bestehend aus einer oder mehreren Linsen, fokussiert das vom Sicherheitselement ausgehende Licht in die Videokamera.

Alternativ können die Farbfilter und/oder Polarisatoren auch im Strahlengang zwischen Lichtquelle und Markierung eingebracht werden.

Für die Auswahl der selektierenden Bauteile, wie Filter und Polarisatoren, gelten die in den Prüfanordnungen genannten Kriterien.

Generelle Kriterien für die sinnvolle Kombination der Beleuchtungseinheiten mit den Detektionseinheiten sind:

- a) Die Farbfilter sollten entweder in der Beleuchtungseinheit oder in der Detektionseinheit verwendet werden.
- b) Die Prüfung der Polarisation kann bei allen Winkelkonfiguration oder nur bei einer Winkelkonfigurationen erfolgen.

Die Kombination von Beleuchtungseinheit und Detektionseinheit zu verschiedenen Prüfanordnungen ist im Folgenden beispielhaft beschrieben:

Prüfanordnung 1 (PA1)

Fig. 4 zeigt den prinzipiellen Aufbau der Prüfanordnung 1. Eine Sicherheitsmarkierung mit flüssigkristallinem Material wird durch die Beleuchtungseinheiten B1 und B2 entweder gleichzeitig oder nacheinander bestrahlt, das von der Sicherheitsmarkierung farb- und polarisationsselektierte Licht wird mit den Detektoreinheiten D1 und D2 detektiert und analysiert.

Bei Winkelkonfiguration a1, b1 erfolgt eine Prüfung auf die Farbe der Sicherheitsmarkierung, wobei a1 als der Winkel zwischen beleuchtendem Lichtstrahl, ausgehend von Beleuchtungseinheit B1 und der Normalen, auf die Sicherheitsmarkierung definiert wird und b1 als der Winkel, den der Detektor D1 mit der Normalen auf die Sicherheitsmarkierung einnimmt. Der Lichtstrahl von B1 zur Sicherheitsmarkierung und der reflektierte Strahl von der Sicherheitsmarkierung zu D1 definieren die Einfallsebene der Winkelkonfiguration (a1, b1).

Mit a2 wird der Winkel zwischen beleuchtendem Lichtstrahl der Lichtquelle B2 und der Normalen auf die Sicherheitsmarkierung definiert, und mit b2 der Winkel, den der Detektor 2 mit der Normalen auf die Sicherheitsmarkierung einnimmt. Der Lichtstrahl von B2 zur Sicherheitsmarkierung und der reflektierte Strahl von der Sicherheitsmarkierung zu D2 definieren die Einfallsebene der Winkelkonfiguration (a2, b2).

Die beiden Winkelkonfigurationen (a1, b1) und (a2, b2) können unterschiedliche Einfallsebenen aufweisen.

Die Winkel sollten vorzugsweise folgenden Kriterien genügen:

a1 = b1, wobei für al gilt: 0° bis <10° a2 = b2, wobei für a2 gilt: 10° bis <90°

Die Einhaltung der Glanzbedingung ist nicht zwingend, aber zu bevorzugen.

Die charakteristische Form der Reslexionsbande wird ersaßt, indem an mindestens drei spektral unterschiedlichen Punkten im Zentrum und in den Flanken der Reslexionsbande eine Detektion erfolgt.

Vorzugsweise bei der Mittenwellenlänge der Reflexionsbande, also bei maximaler Signalintensität, erfolgt zusätzlich die Überprüfung der Polarisationseigenschaft der Sicherheitsmarkierung.

Bei Winkelkonfiguration (a2, b2) erfolgt nochmals eine Prüfung auf die Farbe, die wegen der Bedingung a2 > a1 eine Verschiebung zu kürzeren Wellenlängen aufweist.

Im Folgenden werden verschiedene Varianten der Filterauswahl zur Überprüfung der sicherheitsrelevanten Eigenschaften für die Prüfungsanordnung 1 beschrieben:

FP1-1: Einfache Prüfung auf Farbe und Farbstop

Fig. 5 zeigt zwei Restexionsbanden, wie sie silr die beanspruchten Sicherheitstnarkierungen typisch sind, wenn unter zwei verschiedenen Winkeln a1, b1 und a2, b2 beleuchtet, detektiert wird. Die Erkennung dieser zwei Banden als charakteristisches Merkmal der beanspruchten Sicherheitsmarkierungen ersolgt durch je drei schmalbandige Filter pro Bande.

Als Filter werden vorzugsweise Interferenzfilter verwendet, deren Bandbreite im Verhältnis zur Reflexionsbande des zu detektierenden Sicherheitselements so gewählt ist, daß die Bandbreite des Filters zwischen 0.5 und 5%, bevorzugt bei 1% der Wellenlänge des Mittelwertes der Reflexionsbande beträgt.

Beträgt beispielsweise die Mittenwellenlänge der Reflexionsbande 1000 nm, so wird vorzugsweise ein Filter mit einer Bandbreite von 10 nm verwendet.

Die verwendeten Filter (z. B. F1 bis F6 in Fig. 5) sind so zu wählen, daß für ihre maximale Transmission folgendes pilt:

F1 wird so gewählt, daß der Wellenlängenwert der maximalen Transmission des Filters dem Wellenlängenwert entspricht, bei dem die Intensität der langwelligen Bande bei Winkelstellung (a1, b1) auf <10% der maximalen Reflexion im Zentrum der Bande abgesunken ist.

F2 wird so gewählt, daß die Mittenwellenlänge der Bande hei Winkelstellung (a1, b1) detektiert wird.

F3 wird so gewählt, daß der Wellenlängenwert der maximalen Transmission des Filters dem Wellenlängenwert entspricht, bei dem die Intensität der kurzwelligen Bande bei Winkelstellung (a1, b1) auf <10% der maximalen Reflexion im Zentrum der Bande abgesunken ist.

F4 wird so gewählt, daß der Wellenlängenwert der maximalen Transmission des Filters dem Wellenlängenwert entspricht, bei dem die Intensität der langwelligen Bande bei Winkelstellung (a2, b2) auf <10% der maximalen Reflexion im Zentrum der Bande abgesunken ist.

F5 wird so gewählt, daß die Mittenwellenlänge der Bande bei Winkelstellung (a2, b2) entsprechend der Farbstopbedingung gemäß Gleichung (1) der flüssigkristallinen Spezies detektiert wird.

····F6 wird so gewählt, daß der Wellenlängenwert der maximalen Transmission des Eilters dem Wellenlängenwert entspricht, bei dem die Intensität der kurzwelligen Bande bei Winkelstellung (a2, b2) auf <10% der maximalen Reflexion im Zentrum der Bande abgesunken ist.

Die Verwendung von sechs Filtern ermöglicht die Detektion aller beschriebenen Sicherheitsmerkmale mit einer LC-Spezies, unabhängig von der Breite der Reflexionsbande.

FP2-1: Erweiterte Prüfung auf Farbe und Farbflop zur Erhöhung der Fälschungssicherheit

Die Verwendung von zwei oder mehr zusätzlichen Filtern, die in ihrer spektralen Durchlässigkeit zwischen den Wellenlängenwerten von F1 und F2 bzw. von F2 und F3 liegen, erlauben die noch exaktere Erfassung der charakteristischen Reflexionsbande bei a1, b1.

Alternativ gilt das Gesagte für (a2, b2), wo weitere Filter zwischen F4 und F5 bzw. F5 und F6 plaziert werden können.

Damit wird die Fälschungssicherheit noch weiter erhöht.

FP3-1: Prüfung auf Farbe und Farbflop mit reduzierter Filteranzahl durch geeignete Wahl der Winkelkonfiguration

Fig. 6 zeigt die schon aus Fig. 5 bekannten Spektren, wobei die Kriterien für die Auswahl der Filter F1 bis F6 wie für FP1-1 beschrieben gültig sind.

Wählt man die Bedingungen für die beiden Winkel (a1, b1) und (a2, b2) in der Art, daß bei Filter 2 die Mittenwellenlänge der Bande bei Winkelstellung (a1, b1) detektiert wird und gleichzeitig bei Winkelstellung (a2, b2) die Abnahme der Flanke der langwelligen Bande auf <10% der maximalen Reflexion im Zentrum der Bande detektierbar ist und ferner, daß bei Filter 4 die Mittenwellenlänge der Bande bei Winkelstellung (a2, b2) detektiert wird und gleichzeitig bei Winkelstellung (a1, b1) die Abnahme der Flanke der kurzwelligen Bande auf <10% der maximalen Reflexion im Zentrum der Bande detektierbar ist, dann werden nur 4 Filter benötigt. Entsprechend der in FP1-1 genannten Desinition gelten dann: F1, F2=F4, F3=F5, F6.

FP4-1: Erweiterung der Farbprüfung FP3-1 durch Verwendung weiterer Farbfilter

15

20

Die Verwendung von zwei oder mehr zusätzlichen Filtern, die in ihrer spektralen Durchlässigkeit zwischen den Wellenlängenwerten von F1 und F2 bzw. von F2 und F3 bzw. von F5 und F6 liegen in der Farbprüfung FP3-1 (Fig. 6) erlauben die noch exaktere Erfassung der chatakteristischen Reflexionsbande. Damit wird die Fälschungssicherheit noch weiter erhöht.

FP5-1: Farb- und Farbflopprüfung bei strukturierten Sicherheitsmarkierungen (III-II3) und dreidimensional eingebetteter Sicherheitsmarkierung (VII)

Besteht eine Sicherheitsmarkierung aus mehr als einer I.C.-Spezies, so kann durch Bewegen der Markierung oder der Prüfanordnung ein Selektieren der einzelnen L.C.-Spezies in der Fläche erfolgen.

Befinden sich innerhalb der Beleuchtungs-/Detektionsfläche zwei oder mehr verschiedene flüssigkristalline Spezies ungleicher Farbe, so ist pro flüssigkristalliner Spezies ein weiterer Satz Filter nach den für FP1-1 bis IP5-1 beschriebenen Kriterien erforderlich. Dafür kann die Prüfanordnung PA1 als Doppel- oder Mehrfachsystem aufgebaut werden, wobei die zweite und die weiteren Beleuchtungs- und Detektionsgruppen zirkular um die Normale auf der Probenoberfläche gedreht angeordnet werden.

PP1-1: Prüfung auf Polarisation

Die Prüfung der Polarisation der Sicherheitsmarkierung in der Prüfungsanordnung PA1 erfolgt bei der Winkelstellung (a1, b1) oder (a2, b2). Bevorzugt ist die Winkelstellung (a1, b1) bei der Filterstellung F2.

Gemäß den genannten Kriterien sind folgende Kombinationen der Beleuchtungseinheiten BE1 bis BE7 und Detektionseinheiten DE1 bis DE7 in der Prüfanordnung 1 bevorzugt:

B1	B2 -	D1	D2	Bemerkung.	40
BE2	BE2	DE1	DE3	Filterauswahl für DE1 und DE3 gemäß FP1-1 bis FP4-1	,
BE5	BE5	DE1	DE3	Filterauswahl für DE1 und DE3 gemäß FP1-1 bis FP4-1	45
;	BE3	DE1	DE3	B1 und B2 wird durch eine Lichtquelle BE3 mit zwei Lichtleitern realisiert	50
]	BE6	DE1	DE3	B1 und B2 wird durch eine diffuse Be- leuchtungseinheit BE6 realisiert	.55

Prüfanordnung 2 (PA2)

Fig. 7 zeigt eine Variante, wie Sicherheitsmarkierungen mit flüssigkristallinen Materialien geprüft werden können. In dieser Variante wird die zu prüfende Sicherheitsmarkierung in der Detektionseinheit mit einem zur Sicherheitsmarkierung gleichartigen, flüssigkristallinen Material (Master) (M1/M2) direkt verglichen. Der Master hat die gleichen Reflexionseigenschaften wie die zu prüfende Sicherheitsmarkierung, ist jedoch auf einen transparenten Träger aufgebracht. Die Sicherheitsmarkierung wird gleichzeitig oder nacheinander mittels der Beleuchtungseinheit B1 und B2 unter den Winkeln al und a2 beleuchtet. Solche Beleuchtungseinheiten sind beispielsweise die unter BE2 oder BE5 beschriebenen Systeme.

Das von der Sicherheitsmarkierung unter dem Winkel b1 bzw. b2 wellenlängen- und polarisationsselektiv reflektierte Licht trifft unter den Winkeln c1 bzw. c2 auf den innerhalb der Gesamtanordnung befindlichen Master (M1 bzw. M2) und

wird von dort unter dem Winkel d1 bzw. d2 komplett in den Detektor D1 bzw. D3 reflektiert. Ein solcher Detektor ist beispielsweise das in DE6 beschriebene System.

Die Winkel müssen in der vorliegenden Prüfungsanordnung folgenden Kriterien genügen:

a1 = c1, wobei für a1 gilt: 0° bis <10° a2 = c2, wobei für a2 gilt: 10° bis <90° b1 = d1, wobei für b1 gilt: 0° bis <10° b2 = d2, wobei für b2 gilt: 10° bis <90°

Die Einhaltung der Glanzbedingungen ist bevorzugt, aber nicht zwingend.

Bei einem gefälschten Element tritt eine falsche Polarisationskomponente und/oder Licht außerhalb der Reflexionsbande auf. Dieses Licht wird vom Master transmittiert und erreicht Detektor D2 oder D4. Durch das unterschiedliche Auftreffen des Lichtes auf die Detektoren lassen sich echte Sicherheitsmarkierungen und gefälschte Sicherheitsmarkierungen sicher und mit großer Empfindlichkeit voneinander unterscheiden.

Prüfanordnung 3 (PA3)

Fig. 8 zeigt eine weitere Variante, wie Sicherheitsmarkierungen mit flüssigkristallinen Materialien geprüft werden können. Die Sicherheitsmarkierung wird unter drei Winkeln durch drei Beleuchtungseinheiten (B1, B2, B3) unter drei Winkeln (a1, a2, a3) beleuchtet und das reflektierte Licht unter drei Winkeln (b1, b2, b3) durch die Detektionseinheiten (D1, D2, D3) detektiert. Dazu sind mindestens drei Filter notwendig, die bei geeigneter Wahl der Beleuchtungswinkel identische Spezifikationen haben können. Diese Anordnung zeichnet sich gegenüber der Prüfanordnung PA1 dadurch aus, daß keine beweglichen Teile, wie beispielsweise ein Filterrad, notwendig sind.

Die Winkel in der vorliegenden Prüfungsanordnung genügen vorzugsweise folgenden Kriterien:

a1 = b1, wobei für a1 gilt: 0° bis <10° a2 = b2, wobei für a2 gilt: 10° bis <90° a3 = b3, wobei für a3 gilt: 10° bis <90° a3 > a2 > a1

30

35

50

55

60

Die Einhaltung der Glanzbedingung ist nicht zwingend, aber zu bevorzugen.

Im Folgenden werden verschiedene Varianten der Filterauswahl zur Überprüfung der sichetheitsrelevanten Eigenschaften für die Prüfungsanordnung 3 beschrieben:

FP1-3: Prüfung auf Farbe und Farbflop

Fig. 9 zeigt drei Reflexionsbanden, wie sie für die erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierungen typisch sind, wenn unter drei verschiedenen Winkeln a1/b1, a2/b2 und a3/b3 beleuchtet/detektiert wird. Durch Detektion je eines Punktes pro Reflexionsbande mit einem schmalbandigen Farbfilter kann erkannt werden, ob eine Sicherheitsmarkierung mit den beanspruchten Merkmalen vorliegt. Für die Wellenlängenselektion der auszuwählenden Filter (F1 bis F3 in Fig. 9) gilt: F1 wird so gewählt, daß der Wellenlängenwert der maximalen Transmission des Filters dem Wellenlängenwert entspricht, bei dem die Intensität der kurzwelligen Bande bei Winkelstellung (a1, b1) auf <10% der maximalen Reflexion im Zentrum der Bande abgesunken ist.

F2 wird so gewählt, daß die Mittenwellenlänge der Bande bei Winkelstellung (a2, b2) detektiert wird.

F3 wird so gewählt, daß der Wellenlängenwert der maximalen Transmission des Filters dem Wellenlängenwert entspricht, bei dem die Intensität der langwelligen Bande bei Winkelstellung (a3, b3) auf < 10% der maximalen Reflexion im Zentrum der Bande abgesunken ist.

FP2-3: Prüfung auf Farbe und Farbflop mit einem Filtertyp durch geeignete Wahl der Winkelkonfiguration

Die Anordnung entspricht PA3, wobei in den drei Strahlengängen drei identische Filter F3 = F2 = F1 verwendet werden: Für die Auswahl der Filter gilt (Fig. 10): kurzwellige Flanke bei Winkelstellung (a1, b1) = Mittenwellenlänge bei Winkelstellung (a2, b2) = langwellige Flanke bei Winkelstellung (a3, b3).

PP1-3: Prüfung auf Polarisation

Bei der Winkelstellung (a2, b2) und dem Filter F2 erfolgt mit der Prüfung auf Farbe auch die Prüfung auf Polarisation.
Für PA3 sind die für PA1 bevorzugt genannten Kombinationen an Beleuchtungs- und Detektionseinheiten ebenfalls bevorzugt.

Prüfanordnung 4 (PA4)

Strukturierte Sicherheitsmarkierungen (entspr. II1-II3 in der Tabelle 1) können durch Abbildung ihres gesamten Umrisses oder von Teilen des Umrisses auf eine Videokamera und Vergleich mit einem elektronisch gespeicherten Master erkannt werden.

Mit einer solchen Anordnung können auch komplexe Muster in ihrer Gesamtheit maschinell erkannt werden. Komplex strukturierte Markierungen erhöhen die Fälschungssicherheit nachhaltig.

Die Prüfanordnung PA4 ist aufgebaut aus zwei Strahlengängen mit den Winkelkonfigurationen (a1, b1) und (a2, b2),

wie für Prüfungsanordnung PA1 beschrieben, oder aus drei Strahlengängen mit den Winkelkonfigurationen (a1, b1), (a2, b2) und (a3, b3), wie für Prüfungsanordnung PA3 beschrieben.

Rine solche Prüfanordnung ist in Fig. 11 dargestellt, aber nur mit einer Winkelkonfiguration (a1, b1).

Das Beleuchtungssystem besteht aus einer Lichtquelle und einem Abbildungssystem, das das gesamte strukturierte Sicherheitselement oder einen Teil des strukturierten Sicherheitselementes unter dem Winkel al beleuchtet (beispielsweise

Das unter dem Winkel b1 reflektierte Licht wird im Detektionssystem analysiert. Das Detektionssystem besteht aus einem Abbildungssystem, bestehend aus einer oder mehreren Linsen, einem oder mehreren Farbfiltern und/oder Polarisatoren, einer Videokamera und dem zugehörigen elektronischen Auswertesystem. Alternativ können die Farbfilter und/oder Polarisatoren auch im Strahlengang zwischen Lichtquelle und Markierung eingebracht werden. Die sich durch unterschiedliche Farbe und/oder Polarisation auszeichnenden Teilmuster werden digitalisiert und mit den entsprechenden elektronisch gespeicherten Mustern verglichen. Der Vergleich wird vorzugsweise so durchgeführt, daß Abweichungen in vorgegebenen Toleranzen noch akzeptiert werden.

10

15

2Ó

30

35

40

50

55

60

65

Im Folgenden werden verschiedene Varianten der Filterauswahl zur Überprüfung der sicherheitsrelevanten Eigenschaften für die Prüfungsanordnung 4 beschrieben:

FP1-4: Prüfung auf Farbe und Polarisation

Durch das sequentielle Vorschalten der verschiedenen Farbfilter und/oder Polarisatoren in den Strahlengang werden die Teilmuster unterschiedlicher Farbe und/oder Polarisation nacheinander in der Videokamera detektiert.

Für die Auswahl der Farbfiller gelten die Kriterien, wie sie bei den Prüfanordnungen PA1 und PA3 beschrieben wurden.

IP2-4: Erweiterte Prüfung auf Farbe

Zur Erhöhung der Fälschungssicherheit wird bei der Überprüfung der Farbe in Analogie zur Anordnung PA1 nicht nur ein Filter im Zentrum der Reflexionsbande verwendet, sondern das Ahfallen der Reflexionsbande wird durch zwei weitere Filter außerhalb der Reflexionsbande (Fig. 5) überprüft.

Für die Auswahl der Parbfilter gelten die Kriterien, wie sie bei den Prüfanordnungen PA1 und PA3 beschrieben wurden.

FP3-4: Pröfung auf Farbflop

Zur Überprüfung des Farbflops werden das Beleuchtungssystem und das Detektionssystem unter der Winkelkonfiguration (a2, b2) angeordnet. Der Farbflop wird durch das Vorschalten von entsprechenden Farbfiltern überprüft.

Für die Auswahl der Farblilter gelten die Kriterien, wie sie bei den Prüfanordnungen PA1 und PA3 beschrieben wurden.

Alternative Anordnung

Statt eines elektronischen Vergleichs der Sicherheitsmarkierung mit einem Master sind auch andere Verfahren der Mustererkennung anwendbar, beispielsweise die interferrometrische oder die holographische Mustererkennung.

Die Prilfanordnungen beschränken sich nicht auf die beispielhaft dargestellten Detektion von reflektiven Sicherheitsmerkmalen. Auf gleiche Weise sind Sicherheitsmarkierungen auf transparenten Untergründen durch eine Detektion in Transmission erfaßbar. Es gelten dabei die gleichen Kriterien für Beleuchtung und Detektion wie bei den beschriebenen reflektiven Verfahren.

Tabelle 2 beschreibt die bevorzugten erfindungsgemäßen Sicherheitssysteme, indem sie die Kombination der in Tab. 1 beschriebenen erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierungen mit den jeweils vorzugsweise geeigneten Detektionssystemen, wie sie vorstehend beschrieben wurden, wiedergibt. Pro LC-Spezies der Sicherheitsmarkierung ist ein Filtersatz mit auf das LC-Material abgestimmten Komponenten in der Prüfanordnung einzusetzen.

Tabelle 2

5	Gruppen- kürzel für	Geeignete Prüfanordnungen
,	Typ der Sicherheits- markierung	
i		
10		ne Sicherheitsmarkierung aus einer flüssigkristallinen Spezies
	, <u>II</u>	bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3
	I2	bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3
	I3 I4	bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3 bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3
15		
į		rte Sicherheitsmarkierung aus mindestens zwei verschiedenen flüssigkristallinen Spezies
ŗ	ПП	bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3, PA4, Detektorsystem oder Sicherheitsmarkierung
,	110	zweimał positionieren bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3, PA4, Detektorsystem oder Sicherheitsmarkierung
20	112	zweimal positionieren
	1113	bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3, PA4, Detektorsystem oder Sicherheitsmarkierung zweimal positionieren
25	TEE NEL-BA AND	ukturierte Sicherheitsmarkierung aus mindestens zwei verschiedenen flüssigkristallinen Spezies
	III Nicht-su	bevorzugt PA1, B1+B2 = 1, E1/E2 = Mengenverhältnis der LC-Spezies. Alternativ PA2, PA3
٠.	1112	bevorzugt PA1. Signalhöhe von Mengenverhältnis der LC-Spezies abhängig. Alternativ PA2, PA3
30	піз	bevorzugt PA1. Signalhöhe von Mengenverhältnis der LC-Spezies abhängig. Alternativ PA2, PA3
	IV Sicharha	itsmarkierung durch Mehrschichttechnik
	IV Sicheme	bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3
35	IV2	bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3
	IV3	bevorzugt PA1. Alternativ PA2, PA3
	V Sicherheit	tsmarkierung aus flüssigkristallinem Material, in das flüssigkristalline Pigmente eingearbeitet sind
40	V1	bevorzugt PA1, E1+E2 = 1, E1/E2 = Mengenverhältnis der LC-Spezies. Alternativ PA2, PA3
	V2	bevorzugt PA1. Signalhöhe von Mengenverhältnis der LC-Spezies abhängig. Alternativ PA2, PA3
	V 3	bevorzugt PA1. Signalhöhe von Mengenverhältnis der LC-Spezies abhängig. Alternativ PA2,
45		PA3
	VI Dreidime VI1	ensionale Anordnung eines einheitlichen flüssigkristallinen Materials in Sicherheitsmarkierung Bevorzugt PA1, alternativ PA4, wobei die Winkeldefinition für a 1/b 1 und a 2/b 2 gemäß Ausführungsbeispiel 3.20 angewandt wird
50		ng betrifft ferner die Verwendung der erfindungsgemäßen Sicherheitsinarkierungen als Sicherheitselement
	auf Dotantraga	watermieren und Ausweisen
	Die erfindur	ngsgemäßen Sicherheitsmarkierungen lassen sich mit allen bekannten Sicherheitsmarkierungen, wie sie
	beispielsweise	in DE 39 42 663 beschrieben sind, kombinieren.
55	Die folgend	en Beispiele dienen der weiteren Erläuterung der Erfindung:
	Ausfüh	rungsbeispiel 1.1: Herstellung von Flüssigkristallmaterial mit linker Händigkeit der Helixstruktur
	Gemäß Beis	piel 1 und 2 aus EP 0 358 208.
60	∆usfüh	rungsbeispiel 1.2: Herstellung von Flüssigkristallmaterial mit linker Händigkeit der Helixstruktur
	Gemäß Beis	piel 2 aus EP 0 601 483.
65	Ausfüh	rungsbeispiel 1.3: Herstellung von Flüssigkristallmaterial mit linker Händigkeit der Helixstruktur
	Gemäß Beis	piel 4 aus US 4 637 896

Ausführungsbeispiel 1.4: Herstellung von Flüssigkristallmaterial mit rechter Händigkeit der Helixstruktur Gemäß Beispiel 1 aus DE 42 34 845.

Ausführungsbeispiel 1.5: Herstellung von Flüssigkristallmaterial mit rechter Händigkeit der Helixstruktur

10

20

Gemäß Beispiel 55 aus WO 95/24454.

Ausführungsbeispiel 1.6: Farbeinstellung vom flüssigkristallinen Materialien anhand der in den Ausführungsbeispielen 1.1 bis 1.5 erhaltenen flüssigkristallinen Materialien

Eine jeweils gewünschte Reflexionswellenlänge (z. B. gemäß Ausführungsbeispiel 2.1-2.4) und die Händigkeit der Helixstruktur kann z. B. durch Abmischen von Flüssigkristallmaterial mit linker Händigkeit der Helixstruktur-aus Ausführungsbeispiel 1.1 oder 1.2 oder 1.3 oder durch Abmischen von Flüssigkristallmaterial mit rechter Händigkeit der Helixstruktur mit einer rechtszirkular-polarisierenden Komponente mit rechter Händigkeit aus Ausführungsbeispiel 1.4 oder 1.5 oder gemäß Beispiel 5 aus DB 42 34 845 durch Abmischen von Flüssigkristallmaterial mit linker Händigkeit aus Ausführungsbeispiel 1.1 oder 1.2 oder 1.3 mit Flüssigkristallmaterial mit rechter Händigkeit aus Ausführungsbeispiel 1.4 oder 1.5 eingestellt werden.

Durch Variation der Zusammensetzung der jeweiligen Abmischung kann die Reflexionswellenlänge von 200 nm (UV) bis 3000 nm (IR) gezielt eingestellt werden.

Ausführungsbeispiel 2.1: Einstellung der Reflexionswellenlänge für ein flüssigkristallines Material, das bei allen Winkelkonfigurationen im sichtbaren Spektralbereich reflektiert

Wie in Ausführungsbeispiel 1.6 beschrieben, wird die Reflexionswellenlänge so eingestellt; daß bei einer-Winkelkonfiguration al = b1 = 0° (gemäß Fig. 4) die kurzwellige Flanke der Reflexionskurve weniger als 700 nm und bei einer Winkelkonfiguration al = b1 = 80° die langwellige Flanke der Reflexionskurve mehr als 420 nm beträgt.

Ausführungsbeispiel 2.2: Herstellung eines flüssigkristallinen Materials, das bei allen Winkelkonfigurationen im sichtbaren Spektralbereich reflektiert und dessen Reflexionskurven verbreitert sind

Es wird wie in Ausführungsheispiel 2.1 verfahren, wobei das verwendete flüssigkristalline System nach den in EP 0 606 940 beschriebenen Methoden verbreitert wird.

Ausführungsbeispiel 2.3: Herstellung eines flüssigkristallinen Materials, das bei bestimmten, steilen Winkelkonfigurationen im infraroten Spektralbereich und bei flachen Winkelkonfigurationen im sichtbaren Spektralbereich reflektiert.

Wie in Ausführungsbeispiel 1.6 beschrieben, wird die Reflexionswellenlänge so eingestellt, daß die kurzwellige Flanke der Reflexionskurve bei einer Winkelkonfiguration a $1 = b1 = 0^{\circ}$ (gemäß Fig. 4) mehr als 700 nm und bei mindestens einer Winkelkonfiguration a $1 = b1 > 0^{\circ}$ weniger als 700 nm beträgt.

Ausführungsbeispiel 2.4: Herstellung eines flüssigkristallinen Materials, das bei bestimmten, steilen Winkelkonfigurationen im sichtbaren Spektralbereich reflektiert und dessen Reflexionskurven verbreiten sind

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 2.3 verfahren, wobei das verwendete flüssigkristaline System nach den in 49 EP 0 606 940 beschriebenen Methoden verbreitert wird.

Ausführungsbeispiel 2.5: Herstellung eines flüssigkristallinen Materials, das bei bestimmten, steilen Winkelkonfigurationen im sichtbaren Spektralbereich und bei flachen Winkelkonfigurationen im ultravioletten Spektralbereich reflektiert

Wie in Ausführungsbeispiel 1.6 beschrieben, wird die Reflexionswellenlänge so eingestellt, daß die langwellige Flanko der Reflexionskurve bei einer Winkelkonfiguration al = b1 = 0° (gemäß Fig. 4) mehr als 420 nm und bei nundestens einer Winkelkonfiguration al = b1 > 0° die langwellige Flanke der Reflexionskurve weniger als 420 nm beträgt.

Ausführungsbeispiel 2.6: Herstellung eines flüssigkristallinen Materials, das bei bestimmten, steilen Winkelkonfigurationen im sichtbaren Spektralbereich und bei flachen Winkelkonfigurationen im ultravioletten Spektralbereich reflektiert und dessen Reflexionskurve verbreitert wird

Es wird wie in Ausstührungsbeispiel 2.5 verfahren, wobei das verwendete slüssigkristalline System nach den in EP 0 606 940 beschriebenen Methoden verbreitert wird.

Ausführungsbeispiel 2.7: Herstellung von zwei flüssigkristallinen Materialien mit gleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Die beiden flüssigkristallinen Materialien werden so hergestellt, daß sich die charakteristischen Reflexionsbanden der beiden Materialien nicht unterscheiden oder zumindest so ähnlich sind, daß die Mittenwellenlängen der charakteristischen Reflexionsbanden sich um nicht mehr als 1% der Mittenwellenlängenwertes unterscheiden und die Bandbreiten der Reflexionsbanden um weniger als 2% abweichen.

Material 1: rh, Material 2: lh.

Die Mittenwellenlängen und Händigkeiten der Helix von Material 1 und Material 2 werden, wie in Ausführungsbeispiel

1.6 beschrieben, derart eingestellt, daß die Mittenwellenlängen und Bandbreiten von Material 1 und Material 2 den Angaben in einem der Ausführungsbeispiele 2.1 bis 2.6 entsprechen.

Ausführungsbeispiel 2.8: Herstellung von zwei flüssigkristallinen Materialien mit unterschiedlicher Farbe und gleicher Händigkeit der Helixstruktur

Die beiden flüssigkristallinen Materialien werden wie in den Ausführungsbeispielen 2.8a oder 2.8b beschrieben hergestellt, wobei sich die Mittenwellenlängen der charakteristischen Reflexionsbanden der beiden Materialien um mehr als 1% des Mittenwellenlängenwertes unterscheiden und/oder die Bandbreiten der Reflexionsbanden um mehr als 2% abweichen

Ausführungsbeispiel 2.8a: Material 1: rh, Material 2: rh

15

20

25

60

Die Mittenwellenlängen und Händigkeiten der Helix von Material 1 und Material 2 werden wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 1.6 eingestellt, wobei die Mittenwellenlängen und Bandbreiten von Material 1 und Material 2, wie beschrieben, in einem der Ausführungsbeispiele 2.1 bis 2.6 eingestellt werden.

Ausführungsbeispiel 2.8b: Material 1: lh, Material 2: lh

Die Mittenwellenlängen und Händigkeiten der Helix von Material 1 und Material 2 werden wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 1.6 eingestellt, wobei die Mittenwellenlängen und Bandbreiten von Material 1 und Material 2, wie beschrieben, in einem der Ausführungsbeispiele 2.1 bis 2.6 eingestellt werden.

Ausführungsbeispiel 2.9: Herstellung von zwei flüssigkristallinen Materialien verschiedener Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Die beiden flüssigkristallinen Materialien werden so hergestellt, daß sich die charakteristischen Reflexionsbanden der beiden Materialien unterscheiden und die Händigkeiten der Helix entgegengerichtet sind.

Die beiden charakteristischen Reflexionsbanden unterscheiden sich dann, wenn die Mittenwellenlängen um mehr als 1% des Mittenwellenlängenwertes und/oder die Bandbreiten der Reflexionsbanden um mehr als 2% voneinander abweichen.

Material 1: rh, Material 2: lh. Die Mittenwellenlängen und Händigkeiten der Helix von Material 1 und Material 2 werden wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 1.6 eingestellt, wobei die Mittenwellenlängen und Bandbreiten von Material 1 und Material 2, wie in einem der Ausführungsbeispiele 2.1 bis 2.6 beschrieben, eingestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.1: Herstellung einer flüssigkristallinen Schicht auf einer Trägerfolie

Das nach einem der Ausführungsbeispiele 2.1–2.6 eingestellte flüssigkristalline Material wird nach einer in EP 358 208 beschriebenen Methode auf einen reißfesten Kunststoff, beispielsweise einer Polyesterfolie, aufgetragen, orientiert und vernetzt. Hierbei können alle in DE 39 42 663 beschriebenen Varianten (z. B. schwarzer oder farbiger Untergrund, Strukturierung des Untergrunds) angewandt werden. Die so erhaltenen Trägerbahnen mit den flüssigkristallinen Materialien können beispielsweise, wie in DE 39 42 663, beschrieben zu schmalen Bahnen oder Fäden geschnitten und als Sicherheitsfäden in Papier oder andere Stoffe eingebettet werden. Sämtliche in DE 39 42 663 beschriebenen anderen Methoden, beispielsweise zur Herstellung von Transferelementen, sind ebenso möglich. (DE 39 42 663 is incorporated by reference)

Ausführungsbeispiel 3.2: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei gleichfarbigen flüssigkristallinen Materialien unterschiedlicher Händigkeit der Helixstruktur in Ganzstächenbeschichtung

Wie in Ausführungsbeispiel 3.1 wird mit zwei verschiedenen, nach Ausführungsbeispiel 2.7 hergestellten flüssigkristallinen Materialien jeweils ein Trägermaterial für sich, beispielsweise eine Polyesterfolie, beschichtet. Mit Hilfe bekannter Techniken, heispielsweise Stanzen, werden dann aus den beiden so erhaltenen Folien Muster hergestellt, die zur Herstellung eines Sicherheitselements bestehend aus zwei gleichfarbigen flüssigkristallinen Materialien unterschiedlicher Händigkeit der Helix verwendet werden. Dies geschieht beispielsweise nach den in DE 39 42 663 beschriebenen Verfahren zur Herstellung/Verarbeitung von Sicherheitselementen in Datenträgern.

Ausführungsbeispiel 3.3: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei gleichfarbigen flüssigkristallinen Materialien unterschiedlicher Händigkeit der Helixstruktur in Ganzstächenbeschichtung

Zwei verschiedene, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellte flüssigkristalline Materialien werden auf einem Trägermaterial, beispielsweise einer Polyesterfolie, nach dem in EP 358 208 beschriebenen Verfahren mittels einer Kammerrakel mit 2 getrennten Kammern direkt nebeneinander zeitgleich aufgerakelt, orientiert und vernetzt. Man erhält einen Folienstreifen mit zwei direkt nebeneinander liegenden unterschiedlichen Flüssigkristallflächen. Die Weiterverarbeitung eines derartig hergestellten Folienstreifens geschieht analog den in DE 39 42 663 beschriebenen Verfahren.

Ausführungsbeispiel 3.4: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei flüssigkristallinen Materialien unterschiedlicher Farbe und gleicher Händigkeit der Helixstruktur in Ganzflächenbeschichtung

Wie in Ausführungsbeispiel 3.2 beschrieben, wird verfahren, mit dem Unterschied, daß die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 2.8, statt wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 2.7, hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.5: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei verschiedenfarbigen flüssigkristallinen Materialien gleicher Händigkeit der Helixstruktur in Ganzflächenbeschichtung

10

20

25

30

35

40

55

65

Gemäß Ausführungsbeispiel 3.3 wird verfahren, mit dem Unterschied, daß die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 2.8, statt wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 2.7, hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.6: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei flüssigkristallinen Materialien unterschiedlicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helix in Ganzflächenbeschichtung

Gemäß Ausführungsbeispiel 3.2 wird versahren, mit dem Unterschied, daß die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 2.9, statt wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 2.7, hergestellt werden

Ausführungsbeispiel 3.7: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei verschiedenfarbigen flüssigkristallinen Materialien verschiedener Händigkeit der Helixstruktur in Ganzflächenbeschichtung

Gemäß Aussührungsbeispiel 3.3 wird verfahren, mit dem Unterschied, daß die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie beschrieben in Aussührungsbeispiel 2.9, statt wie beschrieben in Aussührungsbeispiel 2.7, hergestellt werden

Ausführungsbeispiel 3.8: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei übereinander aufgebrachten, unterschiedlichen flüssigkristallinen Materialien in Ganzflächenbeschichtung

Zwei verschiedene, wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 2.7, 2.8 oder 2.9, hergestellte flüssigkristalline Materialien werden jeweils für sich nach der in EP 358 208 beschriebenen Methode auf einen reißfesten Kunststoff, beispielsweise einer Polyesterfolie; aufgetragen, orientiert und vernetzt. Die so erhaltenen Trägerbahnen werden dann nach einem an sich bekannten Verfahren laminiert, beispielsweise unter Zuhilfenahme einer auf die flüssigkristalline Schicht aufgebrachten Schmelzkleberschicht. Dies ist beispielsweise in DE 39 42 663 beschrieben. Mit den so erhaltenen Trägerbahnen kann, wie in DE 39 42 663 beschrieben, verfahren werden (beispielsweise zur Herstellung von Sicherheitsfäden).

Ausführungsbeispiel 3.9: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei übereinander aufgebrachten unterschiedlichen flüssigkristallinen Materialien in Ganzflächenbeschichtung

Zwei verschiedene, wie beschrieben in Ausführungsbeispiel 2.7, 2.8 oder 2.9, hergestellte flüssigkristalline Materialien werden nacheinander nach der in JP 08 146 416 A2 beschriebenen Methode auf einen reißfesten Kunststoff, heispielsweise einer Polyesterfolie, übereinander aufgetragen. Die so erhaltenen Trägerbahnen werden, wie in Ausführungsbeispiel 3.8 beschrieben, zu einem Sicherheitselement weiterverarbeitet.

Ausführungsbeispiel 3.10: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei übereinander aufgebrachten flüssigkristallinen Materialien mit gleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.8 verfahren, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.11: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei übereinander aufgebrachten flüssigkristallinen Materialien mit gleicher Farbe und unterschiedlicher Händigkeit der Helixstruktur (Alternative zu Ausführungsbeispiel 3.10)

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.9 verfahren, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.12: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei übereinander aufgebrachten
flüssigkristallinen Materialien mit verschiedenen Farben und gleicher Händigkeit der Helixstruktur

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.8 verfahren, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.13: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei übereinander aufgebrachten flüssigkristallinen Materialien mit verschiedener Farbe und gleicher Händigkeit der Helixstruktur (Alternative zu Ausführungsbeispiel 3.12)

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.9 verfahren, wohei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.14: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei übereinander aufgebrachten flüssigkristallinen Materialien mit ungleicher Farbe und unterschiedlicher Händigkeit der Helixstruktur

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.8 verfahren, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellt werden.

10

Ausführungsbeispiel 3.15: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei übereinander aufgebrachten flüssigkristallinen Materialien mit verschiedener Farbe und unterschiedlicher Händigkeit der Helixstruktur

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.9 verfahren, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, bergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.16: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung aus flüssigkristallinen Pigmenten mit chiraler Phase, die in ein davon verschiedenes, flüssigkristallines Material eingearheitet werden

Zwei verschiedene, nach Ausführungsbeispiel 2.7, 2.8 oder 2.9 hergestellte flüssigkristalline Materialien werden folgendermaßen weiterverarbeitet: Das erste Material ("Material 1") wird, wie in EP 0 601 483, Beispiel 1B, beschrieben, zu Pigmenten verarbeitet, anschließend in das zweite Material ("Material 2") eingearbeitet, das schließlich auf einen reißfesten Kunststoff, beispielsweise einer Polyesterfolie, aufgetragen, orientiert und vernetzt wird. Das Mengenverhältnis des ersten Materials (in Pigmentform) in Relation zum zweiten nuß dabei so gewählt werden, daß das zweite Material unter Bedingungen nach dem Stand der Technik ausreichend orientiert werden kann. Die Weiterverarbeitung der beschichteten Trägerbahn zu einem Sicherheitseleinent geschieht analog den in DB 39 42 663 beschriebenen Methoden.

Ausführungsbeispiel 3.17: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung aus flüssigkristallinen Pigmenten mit chiraler Phase, die in ein davon unterschiedliches flüssigkristallines Material eingearbeitet werden, wohei die beiden flüssigkristallinen Materialien gleichfarbig sind und verschiedene Händigkeit der Helixstruktur haben

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.16 verfahren, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.18: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung aus flüssigkristallinen Pigmenten mit chiraler Phase, die in ein davon unterschiedliches, flüssigkristallines Material eingearbeitet werden, wobei die beiden flüssigkristallinen Materialien verschiedene Farben und gleiche Händigkeit der Helixstruktur haben

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.17 verfahren, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.19: Hersteltung einer Sicherbeitsmarkierung aus filtssigkristallinen Pigmenten mit chiraler Phase, die in ein davon unterschiedliches, flüssigkristallines Material eingearbeitet werden, wobei die beiden flüssigkristallinen Materialien verschiedene Farben und verschiedene Händigkeiten der Helixstruktur haben

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.18 verfahren, wobei die verwendeten stillssigkristallinen Materialien, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.20: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, die aus einer dreidimensionalen Anordnung eines flüssigkristallinen Materials in einer Matrix besteht

In diesem Ausführungsbeispiel wird das ausgeprägte Farbsopverhalten slüssigkristalliner Systeme mit chiraler Phase bei unterschiedlichen Beleuchtungs-/Detektionskonsigurationen ausgenutzt, indem an verschiedenen Stellen einer Sicherheitsmarkierung das flüssigkristalline System unter verschiedenen Winkeln in einer Matrix fixiert ist, wie beispielsweise in Fig. 12 gezeigt ist. Hierzu wird das verwendete, gemäß Aussührungsbeispiel 2.1, bis 2.6 hergestellte, sillssigkristalline Material zunächst auf eine Folie, beispielsweise eine Polyesterfolie, aufgetragen, orientiert und vennetzt. Eine Kunststoffmatrix, beispielsweise aus PVC, wird beispielsweise durch Formpressen in eine sägezahnartige Form überführt. Die Trägerbahn, bestehend aus Polyesterfolie mit aufgetragenem slüssigkristallinen Material, wird dann auf die Sägezahnstruktur, beispielsweise durch Lanninieren mittels der Schmelzklebetechnik aufgebracht und schließlich mit einer weiteren Kunststoffmatrix eben abgedeckt. Auf diese Weise erhält man plane Sicherheitsunarkierungen, die beispielsweise in eine Karte eingearbeitet werden können.

Die Detektion einer derartig hergestellten Sicherheitsmarkierung erfolgt folgendermaßen: Wie in Fig. 12 gezeigt, wird mit einem Beleuchtungs-Detektionssystem, beispielsweise wie in Ausstihrungsbeispiel 4.1 beschrieben, an zwei verschiedenen Stellen der Sicherheitsmarkierung folgendes Signal erhalten: An der Position 1 mit B1 und D1 eine Reflexionsbande mit einer Mittenwellenlänge, die gemäß Gleichung (1) erhalten wird, wobei durch die Positionierung von B1

und D1 die Winkel a1 und b1 festgelegt werden (a1 = b1), während an der Position 2 mit B2 und D2 eine Reflexionsbande mit einer Mittenwellenlänge erhalten wird, die der Glanzbedingung (a2 = b2) entspricht. Die beschriebenen Ausführungsbeispiele 3.1-3.20 behandeln flüssigkristalline Materialien in Ganzflächenaustragung.

Die beschriebenen Ausführungsbeispiele 3.1-3.20 behandeln flüssigkristalline Materialien in Ganzflächenaustragung. Es ist jedoch auch möglich, ganzflächige Effekte gemäß dem in EP 0 685 749 beschriebenen Mosaikprinzip mit Hilfe von Pignienten aus flüssigkristallinem Material mit chiraler Phase zu erzielen. Die in den Ausführungsbeispielen 3.1-3.20 beschriebenen Sicherheitsmarkierungen können demnach, wie in den folgenden Ausführungsbeispielen beschrieben, auch aus Pignienten hergestellt werden.

Ausführungsbeispiel 3.21: Herstellung einer flüssigkristallinen Schicht auf einer Trägerfolie durch Siebdrucktechnik von in ein Bindemittel eingearbeiteten Pigmenten aus flüssigkristallinem Material mit chiraler Phase

10

55

Das flüssigkristalline Material aus den Ausführungsbeispielen 1.1-1.5, hei welchem wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, die Reflexionswellenlängen auf die in den Ausführungsbeispielen 2:1-2.6 genannten Werte eingestellt wurde, wird nach dem in EP 0 601 483, Beispiel 1B beschriebenen Verfahren zu Pigmenten verarbeitet. Die so erhaltenen Pigmente werden mit Hilfe der an sich bekannten Siebdrucktechnik und nach Einarbeitung in ein dafür geeignetes Bindemittelsystem auf einen reißfesten Kunststoff, beispielsweise eine Polyesterfolie, aufgetragen. Die Weiterverarbeitung dieser Folien erfolgt beispielsweise nach den in DE.93 42 663 beschriebenen Methoden, wobei auch die dort beschriebenen Varianten zur Herstellung von Sicherheitsmarkierungen angewandt werden können.

Ausführungsbeispiel 3.22: Herstellung einer flüssigkristallinen Schicht aus Pigmenten aus flüssigkristallienem Material mit chiraler Phase, die in eine Kunststoffmatrix eingearbeitet werden

Das in den Ausführungsbeispielen 1.1-1.4 nach Ausführungsbeispiel 2.7 auf die Wellenlänge nach Ausführungsbeispielen 2.1-2.6 eingestellte, flüssigkristalline Material wird nach der in EP 0 601 483 beschriebenen Methode in ein PVC eingearbeitet. Die Weiterverarbeitung der so erhaltenen Folien erfolgt, wie in Ausführungsbeispiel 3.21 beschrieben

Ausführungsbeispiel 3.23: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei gleichfarbigen Pigmenten mit unterschiedlicher Händigkeit der Helixstruktur

Gemäß Ausführungsbeispiel 3.21, unter Verwendung von zwei verschiedenen, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellten, flüssigkristallinen Materialien, werden Folien mit flüssigkristallinen Material hergestellt, wobei die Verarbeitung der Trägerfolien zu strukturierten Markierungen, wie in Ausführungsbeispiel 3.2 beschrieben, erfolgt.

Ausführungsbeispiel 3.24: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei gleichfarbigen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien mit verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Die Trägerfolien werden gemäß Ausführungsbeispiel 3.22 unter Verwendung von zwei verschiedenen, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellten, slüssigkristallinen Materialien hergestellt, wobei die Verarbeitung der Trägerfolien zu strukturierten Markierungen, wie in Ausführungsbeispiel 3.2 beschrieben, erfolgt.

Ausführungsbeispiel 3:25: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei verschiedenfarbigen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien mit gleicher Händigkeit der Helixstruktur

Die Trägerfolien werden gemäß Ausführungsbeispiel 3.21 unter Verwendung von zwei verschiedenen, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschreiben, hergestellten, flüssigkristallinen Materialien hergestellt, wobei die Verarbeitung der Trägerfolien zu strukturierten Markierungen, wie in Ausführungsbeispiel 3.2 beschrieben, erfolgt.

Ausführungsbeispiel 3.26: Variante zu Ausführungsbeispiel 3.25: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei verschiedenfarbigen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien mit gleicher Händigkeit der Helixstruktur

Die Trägerfolien werden gemäß Ausführungsbeispiel 3.22 unter Verwendung von zwei verschiedenen, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellten, flüssigkristallinen Materialien hergestellt, wobei die Verarbeitung der Trägerfolien zu strukturierten Markierungen, wie in Ausführungsbeispiel 3.2 beschrieben, erfolgt.

Ausführungsbeispiel 3.27: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei verschiedenfarbigen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Die Trägerfolien werden gemäß Ausführungsbeispiel 3.21 unter Verwendung von zwei verschiedenen, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellten, flüssigkristallinen Materialien hergestellt, wobei die Verarbeitung der Trägerfolien zu strukturierten Matkierungen, wie in Ausführungsbeispiel 3.2 beschrieben, erfolgt.

Ausführungsbeispiel 3.28: Herstellung einer strukturierten Markierung aus zwei verschiedenfarbigen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Die Trägerfolien werden gemäß Ausführungsbeispiel 3.22 unter Verwendung von zwei verschiedenen, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellten, flüssigkristallinen Materialien hergestellt, wobei die Verarbeitung der Trä-

gersolien zu strukturierten Markierungen, wie in Aussührungsbeispiel 3.2 beschrieben, ersolgt.

10

40

55

Ausführungsbeispiel 3.29: Herstellung einer nicht strukturierten Markierung bestehend aus einer Mischung gleichfarbiger Pigmente aus flüssigkristallinen Materialien mit verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Die beiden, wie in Ausführungsbeispiel 2.5 beschrieben, farblich auseinander eingestellten flüssigkristallinen Materiatien werden jeweils für sich nach den in EP 0 601 483, Beispiel 1B, beschriebenen Versahren zu Pigmenten verarbeitet. Die so erhaltenen Pigmente werden dann in einem Mischungsverhältnis A: B (Gew.-%) folgendermaßen weiterverarbeitet:

Ausführungsbeispiel 3.29 a: A: B = 1:1, Verarbeitung wie in Ausführungsbeispiel 3.21 (Siebdruckverfahren) Ausführungsbeispiel 3.29 b: A: B = 2:1, Verarbeitung wie in Ausführungsbeispiel 3.21 (Siebdruckverfahren) Ausführungsbeispiel 3.29 c: A: B = 1:2, Verarbeitung wie in Ausführungsbeispiel 3.21 (Siebdruckverfahren).

Beispielsweise mit der in Ausführungsbeispiel 4.1 beschriebenen Detektionsanordnung können über die relativen Intensitäten der Reslexionsbanden die Mengenverhältnisse A: B hestimmt werden.

Ausführungsbeispiel 3.30: Herstellung einer nicht-strukturierten Markierung, bestehend aus einer Mischung gleichfarbiger Pigmente aus flüssigkristallinen Materialien mit verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.29 heschrieben, verfahren, mit dem Unterschied, daß die Pigmente anstelle, wie in Ausführungsbeispiel 3.21 (Siebdruckverfahren) beschrieben, wie in Ausführungsbeispiel 3.22 (Einarbeitung in Folie) beschrieben, verarbeitet werden.

25 Ausführungsbeispiel 3.31: Herstellung einer nicht-strukturierten Markierung, bestehend aus einer Mischung verschiedenfarbiger Pigmente aus flüssigkristallinen Materialien mit gleicher Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.29 beschrieben, verfahren mit dem Unterschied, daß anstelle des, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellten, flüssigkristallinen Materials das, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellte Material verwendet wird.

Ausführungsbeispiel 3.32: Herstellung einer nicht-strukturierten Markierung, bestehend aus einer Mischung verschiedenfarbiger Pigmente aus flüssigkristallinen Materialien mit gleicher Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.30 beschrieben, verfahren mit dem Unterschied, daß anstelle des, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellten, flüssigkristallinen Materials das, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellte Material verwendet wird.

Ausführungsbeispiel 3.33: Herstellung einer nicht-strukturierten Markierung, bestehend aus einer Mischung verschiedenfarbiger Pigmente aus flüssigkristallinen Materialien mit verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.29 beschrieben, verfahren mit dem Unterschied, daß anstelle des, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellten, flüssigkristallinen Materials das, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellte Material verwendet wird.

Ausführungsbeispiel 3.34: Herstellung einer nicht-strukturierten Markierung, bestehend aus einer Mischung verschiedenfarbiger Pigmente aus flüssigkristallinen Materialien mit verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.30 beschrieben, verfahren mit dem Unterschied, daß anstelle des, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellten, flüssigkristallinen Materials das, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellte Material verwendet wird.

Ausführungsbeispiel 3.35: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei im Siebdruckverfahren aufgebrachten unterschiedlichen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien

Aus zwei verschiedenen, wie in den Ausführungsbeispielen 2.7, 2.8 oder 2.9 beschrieben, bergestellten, fittssigkristallinen Materialien werden Pigmente nach dem in EP 0 601 483, Beispiel 1B, beschriebenen Verfahren hergestellt. Mittels eines Siebdruckverfahrens unter Verwendung eines Siebdruckbindemittels werden die Pigmente jeweils für sich auf einem reißfesten Kunststoff, beispielsweise einer Polyesterfolie, aufgebraucht. Die Weiterverarbeitung der so erhaltenen beiden Trägerbahnen erfolgt wie in Ausführungsbeispiel 3.8 beschrieben.

Ausführungsbeispiel 3.36: Variante zu Ausführungsbeispiel 3.35: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei in eine Kunststoffmatrix eingearbeiteten, unterschiedlichen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien

Es wird wie in Ausführungsbeispiel 3.35 verfahren, mit dem Unterschied, daß anstelle des Siehdruckverfahrens die Pigmente, wie in Ausführungsbeispiel 3.22 beschrieben, jeweils für sich in eine Kunststoffmatrix eingearheitet werden.

Ausführungsbeispiel 3.37: Herstellung von Pigmenten, die aus zwei unterschiedlichen flüssigkristallinen Materialien hergestellt wurden, wobei diese Materialien übereinandergeschichtet wurden.

Die Pigmente werden wie in EP 0 601 483, Beispiel 1C, hergestellt, wobei als Basis eine flüssigkristalline Doppelschicht verwendet wird, die, wie in Ausführungsheispiel 3.9 beschrieben, auf einer Trägerfolie aufgebracht wurde. Die dabei verwendeten flüssigkristallinen Materialien wurden dabei, wie in den Ausführungsbeispielen 2.7, 2.8 oder 2.9 beschrieben, hergestellt.

Ausführungsbeispiel 3.38: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus Pigmenten, die aus zwei übereinandergeschichteten flüssigkristallinen Schichten bestehen und im Siebdruckverfahren aufgetragen werden

10

35

45

55

Die in Ausführungsbeispiel 3.37 hergestellten Pigmente werden analog dem in Ausführungsbeispiel 3.21 beschriebenen Verfahren im Siebdruckverfahren verarbeitet. Die so erhaltene Trägerbahn wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.21 beschrieben, zu Markierungen weiterverarbeitet.

Ausstihrungsbeispiel 3.39: Variante zu Ausstihrungsbeispiel 3.38: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus Pigmenten, die aus zwei übereinandergeschichteten, stüssigkristallinen Schichten bestehen und in Kunststoffmatrix eingearbeitet werden

Die in Ausführungsbeispiel 3.37 hergestellten Pigmente werden nach dem in Ausführungsbeispiel 3.22 beschriebenen Verfahren in eine Kunststoffmatrix eingearbeitet und wie dort beschrieben zu Markierungen weiterverarbeitet.

Aussührungsbeispiel 3.40: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei im Sieberruckverfahren aufgebrachten unterschiedlichen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien mit gleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.35 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete flüssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.41: Variante zu Ausführungsbeispiel 3.40: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei in Kunststoffmatrix eingearbeiteten, unterschiedlichen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien mit gleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.36 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete flüssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.42: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus Pigmenten, die aus zwei übereinander geschichteten, flüssigkristallinen Schichten gleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur bestehen und im Siebdruckverfahren aufgetragen werden

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.38 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete flüssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.43: Variante zu Ausführungsbeispiel 3.42: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus Pigmenten, die aus zwei übereinander geschichteten, flüssigkristallinen Schichten gleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur bestehen und in eine Kunststoffmatrix eingearbeitet werden

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.39 beschrieben, versahren, wobei das verwendete slüssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.7 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.44: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei in Siebdruckverfahren aufgebrachten Pigmenten verschiedener Farbe und gleicher Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.35 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete fillssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.45: Variante zu Ausführungsbeispiel 3.40: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei in Kunststoffmatrix eingearbeiteten unterschiedlichen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien mit ungleicher Farbe und gleicher Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.36 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete Ilüssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.46: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus Pigmenten, die aus zwei übereinander geschichteten, flüssigkristallinen Schichten ungleicher Farbe und gleicher Händigkeit der Helixstruktur bestehen und im Siebdnickverfahren aufgetragen werden

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.38 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete flüssigkristalline Material,

wie in Aussührungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.47: Variante zu Ausführungsbeispiel 3.42: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus Pigmenten, die aus zwei übereinander geschichteten, flüssigkristallinen Schichten ungleicher Farbe und gleicher Hündigkeit der Helixstruktur bestehen und in eine Kunststoffmatrix eingearheitet werden

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.39 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete flüssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.8 beschrieben, hergestellt wurde.

O Ausführungsbeispiel 3.48: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei im Siebdruckverfahren aufgebrachten unterschiedlichen Pigmenten aus flüssigkristallinen Materialien mit ungleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausführungsheispiel 3.35 beschrieben, verfahren, wohei das verwendete flüssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.49: Variante zu Ausführungsbeispiel 3.40: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus zwei in Kunststoffmatrix eingearbeiteten, unterschiedlichen Pignienten aus flüssigkristallinen Materialien mit ungleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur

Es wird, wie in Ausstlhrungsheispiel 3.36 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete slüssigkristalline Material, wie in Ausstlhrungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.50: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus Pigmenten, die aus zwei übereinander geschichteten, flüssigkristallinen Schichten ungleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur bestehen und im Siebdruckverfahren aufgetragen werden

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.38 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete flüssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.51: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, bestehend aus Pignienten, die aus zwei übereinander geschichteten, flüssigkristallinen Schichten ungleicher Farbe und verschiedener Händigkeit der Helixstruktur bestehen und in eine Kunststoffmatrix eingearbeitet werden

Bs wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.39 beschrieben, verfahren, wobei das verwendete flüssigkristalline Material, wie in Ausführungsbeispiel 2.9 beschrieben, hergestellt wurde.

Ausführungsbeispiel 3.52: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung aus Pigmenten aus flüssigkristallinem Material, in das Pigmente aus flüssigkristallinem Material eingearbeitet sind, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien gleiche Farbe und verschiedene Händigkeit der Helixstruktur haben

Unter Verwendung von gemäß Ausführungsbeispiel 2.7 hergestellten flüssigkristallinen Materialien werden, wie in Ausführungsbeispiel 3.16 beschrieben, beschichtete Trägerbahnen hergestellt, die, wie in EP 06 01 483, Beispiel 1B, zu Pigmenten weiterverarbeitet werden. Die so hergestellten Pigmente werden im Siehdruckverfahren gemäß Ausführungsbeispiel 3.21 weiterverarbeitet.

Ausführungsbeispiel 3.53: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung aus Pigmenten aus flüssigkristallinem Material, in das Pigmente aus flüssigkristallinem Material eingearbeitet sind, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien gleiche Farbe und verschiedene Händigkeit der Helixstruktur haben

Unter Verwendung von gemäß Aussührungsbeispiel 2.7 hergestellten slüssigkristallinen Materialien werden, wie in Aussührungsbeispiel 3.16 beschriehen, heschichtete Trägerbahnen hergestellt, die, wie in EP 0 601 483, Beispiel 1B, zu Pigmenten weiterverarbeitet werden. Die so hergestellten Pigmente werden in eine Kunststoffmatrix gemäß Aussührungsbeispiel 3.22 weiterverarbeitet.

Ausführungsbeispiel 3.54: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung aus Pigmenten aus flüssigkristallinem Material, in das Pigmente aus flüssigkristallinem Material eingearbeitet sind, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien verschiedene Farbe und gleicher Händigkeit der Helixstruktur haben

Unter Verwendung von gemäß Aussührungsbeispiel 2.8 hergestellten flüssigkristallinen Materialien werden, wie in Aussührungsbeispiel 3.16 beschrieben, beschichtete Trägerbahnen hergestellt, die, wie in EP 06 01 483, Beispiel 1B, zu Pigmenten weiterverarbeitet werden. Die so hergestellten Pigmente werden im Siebelruckversahren gemäß Aussührungsbeispiel 3.21 weiterverarbeitet.

65

55

40

Ausführungsbeispiel 3.55: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung aus Pigmenten aus flüssigkristallinem Material, in das Pigmente aus flüssigkristallinem Material eingearbeitet sind, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien verschiedene Farbe und gleiche Händigkeit der Helixstruktur haben

Unter Verwendung von gemäß Ausführungsbeispiel 2.8 hergestellten flüssigkristallinen Materialien werden, wie in Ausführungsbeispiel 3.16 beschrieben, beschichtete Trägerbahnen hergestellt, die, wie in EP 0 601 483, Beispiel 1B, zu Pigmenten weiterverarbeitet werden. Die so hergestellten Pigmente werden in eine Kunststoffmatrix gemäß Ausführungsbeispiel 3.22 weiterverarbeitet.

5

10

20

30

35

45

Ausführungsbeispiel 3.56: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung aus Pigmenten aus flüssigkristallinem Material, in das Pigmente aus flüssigkristallinem Material eingearbeitet sind, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien unterschiedliche Farbe und verschiedene Händigkeit der Helixstruktur haben

Unter Verwendung von gemäß Ausführungsbeispiel 2.9 hergestellten flüssigkristallinen Materialien werden, wie in Ausführungsbeispiel 3.16 beschrieben, beschichtete Irägerbahnen hergestellt, die, wie in EP 0 601 483, Beispiel 1B, zu Pigmenten weiterverarbeitet werden. Die so hergestellten Pigmente werden im Siebdruckverfahren gemäß Ausführungsbeispiel 3.21 weiterverarbeitet.

Ausführungsbeispiel 3.57: Variante zu Ausführungsbeispiel 3.56: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung aus Pigmenten aus flüssigkristallinem Material, in das Pigmente aus flüssigkristallinem Material eingearbeitet sind, wobei die verwendeten flüssigkristallinen Materialien unterschiedliche Farbe und verschiedene Händigkeit der Helixstruktur haben

Unter Verwendung von gemäß Ausführungsbeispiel 2.9 hergestellten stüssigkristallinen Materialien werden, wie in Ausführungsbeispiel 3.16 beschrieben, beschichtete Trägerbahnen hergestellt, die, wie in EP 0 601 483, Beispiel 1B, zu Pigmenten weiterverarbeitet werden. Die so hergestellten Pigmente werden in eine Kunststoffmatrix gemäß Ausführungsbeispiel 3.22 weiterverarbeitet.

Ausführungsbeispiel 3.58: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, die aus einer dreidimensionalen Anordnung eines flüssigkristallinen Materials in einer Matrix besteht, wobei das flüssigkristalline Material aus im Siebdruckverfahren aufgebrachten Pigmenten besteht

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.20 beschrieben, verfahren, wobei statt der direkten Auftragung des flüssigkristallinen Materials auf der Trägerfolie Pigmente aus flüssigkristallinem Material im Siebdruckverfahren aufgebracht werden, wie in Ausführungsbeispiel 3.21 beschrieben ist.

Ausführungsbeispiel 3.59: Herstellung einer Sicherheitsmarkierung, die aus einer dreidimensionalen Anordnung eines flüssigkristallinen Materials in einer Matrix besteht, wobei das flüssigkristalline Material aus in eine Kunststoffmatrix eingebrachten Pigmenten besteht

Es wird, wie in Ausführungsbeispiel 3.20 beschrieben, verfahren, wobei statt der direkten Auftragung des flüssigkristallinen Materials auf der Trägerfolie Pigmente aus flüssigkristallinen Material in eine Kunststoffmatrix eingearbeitet werden, wie in Ausführungsbeispiel 3.22 beschrieben ist.

Vergleichsbeispiel: Detektion eines gefälschten, zirkular polarisierenden Elementes mit einer in DE 39 42 663 Λ1, Seite 10 beschriebenen Anordnung

Der Aufbau des gefälschten, zirkular polarisierenden Elements ist in Fig. 13 dargestellt.

Eine reflektierende Schicht, beispielsweise eine Aluminiumfolie oder eine Spiegelfläche, wird mit einer zirkular polarisierenden Schicht, beispielsweise einer käuflich erhältlichen, zirkular polarisierenden Folie, bestehend aus 1/4-Folie und linearem Polarisator, wobei der lineare Polarisator der reflektierenden Schicht gegenübersteht, abgedeckt.

Beide Komponenten zusammen bilden ein zirkular reslektierendes Blement, dessen Bandbreite i. a. wesentlich größer als die von cholesterischen Reslexionsbanden ist.

Bei Bestrahlen mit einer Lichtquelle mit unpolarisiertem Licht erfolgt eine Reflexion von zirkular polarisiertem Licht an diesem Element, der Bandbreite des Farbfilters entsprechende Teil passiert diesen, wird durch die 1/4-Folie in linear polarisierende Strahlung umgewandelt und erzeugt in einem der beiden Detektoren 146, 147 volle Intensität, während der zweite Detektor kein Licht erhält. Auch bei der Prüfung des Farbflops unter einem zweiten Winkel wird auf Grund der großen Bandbreite der zirkularen Reflexion das gefälschte Element als echt erkannt.

Damit wird ein gefälschtes Sicherheitselement in der DE 39 42 663 in der auf Seite 10 beschriebenen Anordnung irrtümlicherweise als echt erkannt.

Die folgenden Ausführungsbeispiele 4.1-4.4 zeigen beispielhaft, wie Sicherheitsmarkierungen Farbe, Farbflop und 6 Polarisation entsprechend den beanspruchten Merkmalen maschinell geprüft werden können.

Ausführungsbeispiel 4.1: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vom Typ 11 mit Prüfanordnung PA1

Eine Sicherheitsmarkierung SM1-1, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenktirzel II beschrieben ist, mit einem im R-Spektralbereich reflektierenden, rechtshändigen LC-Spezies soll geprüft werden.

Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung erfolgte durch Ganzflächenaustragung entsprechend Beispiel 3.1. Es wird eine Prüfanordnung entsprechend PA1 verwendet. Geprüß wird auf Farbe und Farbslop, entsprechend der unter FP1-1

beschriebenen Vorgehensweise, und auf Polarisation, entsprechend der Beschreibung unter PP1-1. Als Beleuchtungseinrichtungen B1 und B2 wird beide Male die unter BE2 beschriebene Anordnung benützt. Zur Detektion D1 unter dem Winkel (b1) wird eine Detektionseinrichtung, wie unter DE1 beschrieben, zur Detektion D2 unter dem Winkel (b2) eine Detektionseinrichtung, wie unter DE3 beschrieben, verwendet.

Die Auswertung der gemessenen Signale wird folgendermaßen vorgenommen: Die Signalhöhen der jeweiligen Meßpunkte des Sicherheitselements werden mit den Signalhöhen einer gleichartig hergestellten Sicherheitsmarkierung (Referenz) verglichen. Dazu wird der Wert der Meßgröße an der jeweiligen Meßposition (Zentrum/Flunke) der Reflexionsbande der Referenz gleich 100% gesetzt und eine Abweichung der Signalhöhe der Sicherheitsmarkierung von ± 10% im Zentrum der Reflexionsbande bzw. ± 25% an den Flanken der Reflexionsbande zugelassen. Signalhöhen von >90% und <110% werden = 1 gesetzt, andere Signalhöhen werden = 0 gesetzt.

Tabelle 3 zeigt die Signale am Detektionssystem bei Prüfung einer erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung:

Tabelle 3

15								Si	lgnal	an	D1	Sign	al	anD2
20	Bele	euchtung	3	Dete	ektion		Filter	E1	(rh)	E2	(lh)		D2	
	bei	Winkel	a1	bei	Winkel	b1	F1.		1		0			
25	bei	Winkel	al	bei	Winkel	b1	F2		1		0			
	bei	Winkel	a1	bei	Winkel	b1	F3		1		0			
	bei	Winkel	a2	bei	Winkel	b2	F4						1	•
30	bei	Winkel	a2	bei	Winkel	b2	F5 -						1 .	. .
	bei	Winkel	a2	bei	Winkel	.b2	F6					. •	1	

Erkennen einer gefälschten Sicherheitsmarkierung: Der Prüfanordnung PA1 mit den beschriebenen Komponenten wird eine gefälschte Sicherheitsmarkierung zur Prüfung zugeführt. Die gefälschte Sicherheitsmarkierung hat folgenden Aufbau: Markierung mit schmaler Reflexionsbande gleicher Mittenwellenlänge und gleicher Höhe, mit vergleichbarem Farbflop, nicht polarisierend.

Tabelle 4 zeigt die Signale am Deicktionssystem bei Prüfung der gefälschten Sicherheitsmarkierung:

Tabelle 4

								Signal	an D1	Signal an D2
45	Bel	euchtung	3	Det	ektion		Filter	E1 (rh)	E2 (1h)	D2
50	bei	Winkel	al	bei	Winkel	b1	F1	0	~ 0	
	bei	Winkel	al	bei	Winkel	b1	F2	0	0	•
55	bei	Winkel	a1	bei	Winkel	b1	F3	0	0	
	bei	Winkel	a2	bei	Winkel	b2.	F4		. ,,	1
	bei	Winkel	a2	bei	Winkel	b2	F5			1
60	bei	Winkel	a2	bei	Winkel	b2	F6		•	1

Auch eine gefälschte Sicherheitsmarkierung mit breiter Reslexionsbande und niedrigerer Höhe, aber gleicher Mittenwellenlänge, ohne Farbstop und mit rechtshändiger Zirkularpolarisation wird als solche erkannt:

Tabelle 5 zeigt die Signale am Detektionssystem bei Prüfung der gefälschten Sicherheitsmarkierung:

65

Tabelle 5

bei Winkel al bei Winkel bl F2 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F3 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F4 0 bei Winkel al bei Winkel bl F5 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F6 0 Auch weitere Kombination, die sich aus abweichender Form der Reflexionsbande, abweichendem Farbflop und abweichender Polarisationsreigenschaft ableien, werden als gefälschte Sicherheitsmarkierungen erkannt. Weitere Sicherheitselemente, die als falsch erkannt werden seien beispielhaft genannt unpolarisiertes Ellement, berite Bande, mit Farbflop; inpolarisiertes Ellement, berite Bande, mit Farbflop; inpolarisiertes Ellement, berite Bande, onte Farbflop; linear polarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Ellement, berite Bande, mit Farbflop; zickular polarisiertes Ellement, breite Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Ellement, breite Bande, mit Farbflop; zickular polarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Ellement, breite Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung beisen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung besteht. Ausführungsbetspiel 4.2: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vom Typ II mit Prüfanordnung PA2 Eine Sicherheitsmarkierung SM1-2, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenkürzel II beschrieben ist, mit einem im R-Spektralbereich reflektierenden, rechtsfändigen LC-Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung enter Sicherheitsmarkierung wenner bei Beschrieben abnordnung entsprechend PA2 verwendet. Als Beleuchtungsgenriehen, rechtsfändigen LC-Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierungen beteit der gestatt, das die zu detektierende Sicherheitsmarkierungen zur Pr						Tabelle 5								
bei Winkel al bei Winkel bl Fl 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F2 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F3 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F3 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F3 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F4 0 bei Winkel al bei Winkel bl F5 0 bei Winkel al bei Winkel bl F5 0 bei Winkel al bei Winkel bl F5 0 bei Winkel al bei Winkel bl F6 0 Auch weitere Kombination, die sich aus abweichender Form der Reflexionshande, abweichenden Fnellop und abweichender Fahren von der Reflexionshande, abweichenden Fnellop und abweichenden Fahren von der Reflexionshande, abweichenden Fahren von der Reflexionshande, abweichenden Fahren von der Reflexionshande Bande, mit Fahren von der Reflexionsbande und gleiche Metlenlängenverschiebung bei Gehrägbeteuchtung vonliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fläschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmatkierung besteht. Ein zirkular polarisiertes Element, mit schnale Bande, nin Fahrlop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrägbeteuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fläschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmatkierung besteht. Ein zirkular polarisiertes Element, mit schnaler Bande, mit Fahrlop wird als falsch erkannt, wenn eicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrägbeteuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fläschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmatkierung besteht. Ausführungsbeispiel A2: Prüfung einer Sicherheitsmatkierung vom Typ II mit Prüfanordnung PA2 Eine Sicherheitsmatkierung erhope durch der Reflexionsbanden prechtsbanden Besiehel 3. Es wird einer Prüfanordnung PA2 verwenden, der Gehren werden gehalten der Prüfung der sicherheits					-		Sig	gnal	an	D1	Signa	ıl ar	n D2	
bei Winkel al bei Winkel bl F2 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F3 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F4 0 bei Winkel al bei Winkel b2 F4 0 bei Winkel al bei Winkel b2 F5 0 bei Winkel al bei Winkel b2 F5 0 on the Winkel al bei Winkel b2 F6 0 Auch weitere Kombination, die sich aus abweichender Form der Reflexionsbande, abweichendem Farbflop und abweichender Polarisationszigenschaft ableiten, werden als gefälsche Sicherheitstmarkierungen erkannt. Weitere Sicherheitstelement, die als falsche erkannt werden seien beispielbaft genannt unpolarisiertes Flement, breite Bande, die Farbflop; unpolarisiertes Flement, schmale Bande, onne Farbflop; unpolarisiertes Flement, schmale Bande, mit Farbflop; innear polarisiertes Flement, schmale Bande, onne Farbflop; linear polarisiertes Fle	Beleuc	htung	Dete	ektion		Filter	E1	(rh)	E2	(lh)		D2		5
bei Winkel al bei Winkel bl F2 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F3 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F4 0 bei Winkel al bei Winkel b2 F4 0 bei Winkel al bei Winkel b2 F5 0 bei Winkel al bei Winkel b2 F5 0 on the Winkel al bei Winkel b2 F6 0 Auch weitere Kombination, die sich aus abweichender Form der Reflexionsbande, abweichendem Farbflop und abweichender Polarisationszigenschaft ableiten, werden als gefälsche Sicherheitstmarkierungen erkannt. Weitere Sicherheitstelement, die als falsche erkannt werden seien beispielbaft genannt unpolarisiertes Flement, breite Bande, die Farbflop; unpolarisiertes Flement, schmale Bande, onne Farbflop; unpolarisiertes Flement, schmale Bande, mit Farbflop; innear polarisiertes Flement, schmale Bande, onne Farbflop; linear polarisiertes Fle														
bei Winkel al bei Winkel bl F2 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F3 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F4 0 bei Winkel al bei Winkel bl F5 0 0 bei Winkel al bei Winkel bl F6 0 Auch weitere Kombhaation, die sich aus abweichender Form der Reflexionsbande, abweichendem Farbflop und abweichender Polarisationszeigenschaft ableien, werden als gefälschte Sicherheitsmarkierungen erkannt. Weitere Sicherheitselemente, die als falsch erkannt werden seien beispielhaft genannt: unpolarisiertes Ellement, breite Bande, mit Farbflop; inpolarisiertes Ellement, berite Bande, mit Farbflop; incer polarisiertes Ellement, berite Bande, mit Farbflop; incer polarisiertes Ellement, berite Bande, mit Farbflop; incer polarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Ellement, breite Bande, mit Farbflop; zickular polarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Ellement, breite Bande, mit Farbflop; zickular polarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Ellement, breite Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenliagenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung besetht. Ein zirkular polarisiertes Ellement, mit schmaler Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenliagenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung besteht. Ausführungsbeispiel 4.2: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vom Typ II mit Prüfanordnung PA2 Eine Sicherheitsmarkierung SM1-2, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenkürzel II beschrieben ist, mit einem im R-Spektralbereich reflektierenden, rechtskindigen LC-Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkie	bei Wi	nkel a1	bei	Winkel	b1	F1		0		0				••
bei Winkel a2 bei Winkel b2 F4 0 bei Winkel a2 bei Winkel b2 F5 0 Auch weitere Kombination, die sich aus abweichender Form der Reflexionsbande, abweichendem Farbflop und abweichender Polarisationseigenschaft ableiten, werden als gefälschle Sicherheitsmarkierungen erkannt. Weitere Sicherheitselmente, die als fallsche reknant werden seine beispielhaft genannt: unpolarisiertes Ellement, breite Bande, mit Farbflop; unpolarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop; unpolarisiertes Ellement, schmale Bande, nit Farbflop; linear polarisiertes Ellement, schmale Bande, mit Farbflop; linear polarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Ellement, mit Farbflop; linear polarisiertes Ellement, schmale Bande, mit Farbflop; linear polarisiertes Ellement, schmale Bande, mit Farbflop; linear polarisiertes Ellement, schmale Bande, mit Farbflop; linear polarisiertes Ellement, mit breiter Bande, mit Farbflop; wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionshände und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrigbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist mur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrigbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist mur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleiche Material wie die echte Sicherheitsmarkierung basteht. Ausführungsbeispiel 4.2: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung von Typ II mit Prüfanordnung PA2 Fine Sicherheitsmarkierung SM1-2, wie sie in Täb. 1 unter dem Gruppenkürzel II beschrieben ist, mit einem im IR-Spektralbereich reflektierenden, rechtstähndigen Lf. Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung en Bl und B2 wird beide Male die unter Biz beschriebene Anordnung be	bei Wi	.nkel a1	bei	Winkel	b1	F2		0		0				10
bei Winkel a2 bei Winkel b2 F6 Outside F6 Ou	bei Wi	nkel a1	bei	Winkel	b1	F3		0		0		,		
Auch weitere Kombination, die sich aus ahweichender Form der Reflexionsbande, abweichendem Farbflop und abweichender Polarisationseigenschaft ableiten, werden als gefälschte Sicherheitsmarkierungen erkannt. Weitere Sicherheitsgenement, die als falsch erkannt werden zeien beispielhaft genannt: unpolarisiertes Element, breite Bande, mit Farbflop; linear polarisiertes Element, breite Bande, mit Farbflop; linear polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Element, breite Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop. Ein zirkular polarisiertes Element, mit beriter Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Falschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung besteht. Ein zirkular polarisiertes Element, mit schmaler Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung besteht. Ausführungsbeispiel 4.2: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vom Typ II mit Prüfanordnung PA2 Eine Sicherheitsmarkierung SM1-2, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenkürzel II beschrieben ist, mit einem im IR-Spektralbereich reflektierenden, rechtsbändigen LC-Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung erfolgt durch Ganzilächenauftragung entsprechend Beispiel 3.1: Es wird eine Prüfanordnung entsprechend PA2 verwendet. Als Beleuchtungseinrichtungen BI und B2 wird bei der Mael ein unter Bulze schrieben Anordnung benützt.	bei Wi	nkel a2	bei	Winkel	b2	F4					•	0 -		15
Auch weitere Kombination, die sich aus ahweichender Form der Reflexionsbande, abweichendem Farbflop und abweichender Polarisationseigenschaft ableiten, werden als gefälschte Sicherheitsmarkierungen erkannt. Weitere Sicherheitschement, breite Bande, nimt Farbflop; linear polarisiertes Ellement, schmale Bande, ohne Farbflop, Ein zirkular polarisiertes Ellement, mit breiter Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrägbeluchtung vorlügen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung besteht. Ein zirkular polarisiertes Ellement, mit schmaler Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrägbeluchtung vorlügen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung besteht. Ausführungsbeispiel 4.2: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vorlügen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleiche Mellenlängenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorlügen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung einer Sicherheitsmarkierung erfolgte durch Ganzlfächenaufragung entsprechend Beispiel 3.1: Es wird eine Prüfanordnung PA2 Eine Sicherheitsmarkierung SM1-2, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenkürzel II beschrieben hat weit aus dem sehn der Verlügen der Sicherheitsmarkierung erfüllt. Zur det, Als Beleuchtungseinrichtungen B1 u	bei Wi	nkel a2	bei	Winkel	b2	F5						0		
Auch weitere Kombination, die sich aus abweichender Form der Reflexionshande, abweichender Parbflop und abweichender Polarisationseigenschaft ableiten, werden als gefälschte Sicherheitsmarkierungen erkannt. Weitere Sicherheitselemente, die als falsch erkannt werden seien beispielhaft genannt: unpolarisiertes Element, berüte Bande, nint Farbflop; inear polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop; inear polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop; zikular polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop; zikular polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionshande und gleiche Weltenlängenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen-Material wie die echte Sicherheitsmarkierung besteht. Ein zirkular polarisiertes Element, mit schmaler Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionshande und gleiche Weltenlängenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung Desteht. Ausführungsbeispiel 4.2: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vom Typ II mit Prüfanordnung PA2 Eine Sicherheitsmarkierung SM1-2, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenkürzel II beschrieben ist, mit einem im IR-Spektralbereich reflektierenden, rechtsbändigen LC-Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung erfolgte durch Ganzlischenauftragung entsprechend Beispiel 3.1: Es wird eine Prüfanordnung entsprechend PA2 verwendet. Als Beleuchtungseinrichtungen B1 und B2 wird beide Male die unter BiE2 beschrieben der Publikte. Die Festegung für die Signalhöhe am Detektionssystem erfolgt dergesta	bei Wi	nkel a2	bei	Winkel	.p3	F6						o		20
Weitere Sicherheitselemente, die als falsch erkannt werden seien beispielbalt genannt: unpolarisierets Ellement, schraube Bande, ohne Farbflop; innear polarisierets Ellement, berieb Bande, ohne Farbflop; linear polarisierets Ellement, breite Bande, mit Farbflop; linear polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop; innear polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop; linear polarisiertes Element, schmale Bande, ohne Farbflop. Ein zirkular polarisiertes Element, mit breiter Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen-Material wie die echte Sicherheitsmarkierung besteht. Ein zirkular polarisiertes Element, mit schmaler Bande, mit Farbflop wird als falsch erkannt, wenn nicht eine identische Form der Reflexionsbande und gleiche Wellenlängenverschiebung bei Schrägbeleuchtung vorliegen. Diese Bedingung ist nur erfüllt, wenn die Fälschung aus dem gleichen Material wie die echte Sicherheitsmarkierung Besteht. Ausführungsbeispiel 4.2: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vom Typ II mit Prüfanordnung PA2 Eine Sicherheitsmarkierung SM1-2, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenkürzel II beschrieben ist, mit einem im IR-Spektralbereich reflektierenden, rechtsbländigen L.C.Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung erfolgte durch Ganzlüschenauftragung entsprechend Beispiel 3.1: Es wird eine Prüfanordnung entsprechend PA2 verwendet. Als Beleuchtungseinrichtungen B1 und B2 wird beite Male die. unter BIEZ beschrieben Anordnung benützt. Zur Detektion von D1, D2, D3 und D4 wird je eine Detektionssystem erfolgt dergestalt, daß die zu detektierende Sicherheitsmarkierung entsprechen wird. Die Signalhöhen der Reflexionsbande werden bei Identität, aber unter Zulassung einer Schwankungsbreite von 20% zwischen Master und zu prüfendem Sicherheitsmarkierung	Auch wei	tere Kombina	ation, die	e sich aus ab	weich	ender Form d n als gefälsch	er Re te Sicl	flexions herheits:	hande, narkie	abweich	endem F	arbflop	und ab-	
Ausführungsbeispiel 4.2: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vom Typ II mit Prüfanordnung PA2 Eine Sicherheitsmarkierung SM1-2, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenktirzel II beschrieben ist, mit einem im IR-Spektralbereich reflektierenden, rechtshändigen L.C-Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung erfolgte durch Ganzflächenauftragung entsprechend Beispiel 3.1: Eis wird eine Prüfanordnung entsprechend PA2 verwendet. Als Beleuchtungseinrichtungen B1 und B2 wird beide Male die unter BEIz beschriebene Anordnung benützt. Zur Detektion von D1, D2, D3 und D4 wird je eine Detektionseinrichtung, wie unter DE6 beschrieben, verwendet. Die Festlegung für die Signalhöhe am Detektionssystem erfolgt dergestalt, daß die zu detektierende Sicherheitsmarkierung mit einem Master verglichen wird. Die Signalhöhen der Reflexionsbande werden bei Identität, aber unter Zulassung einer Schwankungsbreite von 20% zwischen Master und zu prüfendem Sicherheitselement auf den Wert = 1 normiert. Andere Signalhöhen werden auf den Wert = 0 gesetzt. Tabelle 6 zeigt die Signale am Detektionssystem bei Prüfung der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung: wie sie in Tabelle 6 Signal an den Detektoren Sicherheitsmarkierung D1 D2 D3 D4 SM 1-2 1 0 1 0 5 Erkennen von gefälschten Sicherheitsmarkierungen: Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten werden gefälschte Sicherheitsmarkierungen zur Prüfung zugeführt. Die gefälschten Sicherheitsmarkierung en haben folgenden Aufbau: 1. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-2 mit einem unpolarisierend reflektierenden Element und sonst mit II-identischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit II-identischen Reflexionseigenschaften. 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-	Weitere S Bande, mit I mit Farbflop; lir Farbflop; zir Fin zirkul Form der Re ist nur erfüll Fin zirkul	icherheitseler Farbflop; unp o; linear polar lear polarisier kular polarisier ar polarisierte eflexionsband t, wenn die Fi ar polarisierte	nente, di colarisier isiertes l tes Elen ertes Ele es Elene e und gl älschung	ie als falsch ontes Element, bre Element, bre nent, schmale ement, schmale eiche Weller g aus dem gle ent, mit schm	erkann schma ite Bard e Band ale Bard er Band rlänger eichen- raler B	t werden seier ale Bande, oh nde, ohne Farb de, ohne Farb de, mit Farbl nverschiebung Material wie lande, mit Far	n beisper Fare Fare Fare Fare Fare Fare Fare Fa	pielhaft ; bflop; u linear p near pol rd als fal Schrägbe hte Sich wird als	genant npolaris arisier sch er eleuch erheits falsch	nt: unpolisiertes liertes Elen tes Elen kannt, w lung vor smarkier n erkann	arisiertes. Element, seinent, brient, schnent, schnent, schnent Diegen. Di ung bestelt, wenn ni	schmale eite Bar nale Bar eine id iese Ber ht.	Bande, nde, mit nde, mit entische dingung	25 30
Eine Sicherheitsmarkierung SM1-2, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenkürzel II beschrieben ist, mit einem im IR-Spektralbereich reflektierenden, rechtshändigen L.C-Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung erfolgte durch Ganzflächenauftragung: entsprechend Beispiel 3. E. Es wird eine-Prüfanordnung entsprechend PA2 verwendet. Als Beleuchtungseinrichtungen B1 und B2 wird beide Male die unter BE2 beschriebene Anordnung benützt. Zur 20 telektion von D1, D2, D3 und D4 wird je eine Detektionseinrichtung, wie unter DE6 beschrieben, verwendet. Die Festlegung für die Signalhöhe am Detektionssystem erfolgt dergestalt, daß die zu detektierende Sicherheitsmarkierung mit einem Master verglichen wird. Die Signalhöhen der Reflexionsbande werden bei Identität, aber unter Zulassung einer Schwankungsbreite von 20% zwischen Master und zu prüfendem Sicherheitselement auf den Wert = 1 normiert. Andere Signalhöhen werden auf den Wert = 0 gesetzt. Tabelle 6 zeigt die Signale am Detektionssystem bei Prüfung der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung: wie sie in Tabelle 6 Signal an den Detektoren Sicherheitsmarkierung D1 D2 D3 D4 SM 1-2 1 0 1 0 5 Erkennen von gefälschten Sicherheitsmarkierungen: Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten werden gefälschte Sicherheitsmarkierungen zur Prüfung zugeführt. Die gefälschten Sicherheitsmarkierungen haben folgenden Aufbau: 1. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-2 mit einem unpolarisierend reflektierenden Element und sonst mit II-identischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit II-identischen Reflexionseigenschaften. 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-	gung ist nur	erfüllt, wenn	die Fäls	chung aus de	em glei	ichen Materia	l wie	die echte	Sich	erheitsm	arkierung	besteht	•	•
Spektralbereich reflektierenden, rechtshändigen L.C-Spezies wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung erfolgte durch Ganzflächenaustragung entsprechend Beispiel 3.1. Es wird eine-Prüfanordnung entsprechend PA2 verwendet. Als Beleuchtungseinrichtungen B1 und B2 wird beide Male die unter BE2 beschriebene Anordnung benützt. Zur 4. Detektion von D1, D2, D3 und D4 wird je eine Detektionseinrichtung, wie unter DE6 beschrieben, verwendet. Die Festlegung für die Signalhöhe am Detektionssystem erfolgt dergestalt, daß die zu detektierende Sicherheitsmarkierung mit einem Master verglichen wird. Die Signalhöhen der Reflexionsbande werden bei Identität, aber unter Zulassung einer Schwankungsbreite von 20% zwischen Master und zu prüfendem Sicherheitselement auf den Wert = 1 normiert. Andere Signalhöhen werden auf den Wert = 0 gesetzt. Tabelle 6 zeigt die Signale am Detektionssystem bei Prüfung der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung: wie sie in Tabelle 6 Signal an den Detektoren Sicherheitsmarkierung D1 D2 D3 D4 SM 1-2 1 0 1 0 5 Erkennen von gefälschten Sicherheitsmarkierungen: Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten werden gefälschte Sicherheitsmarkierungen zur Prüfung zugeführt. Die gefälschten Sicherheitsmarkierung GM 1-2 mit einem unpolarisierend reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-	A	ısführungsbei	ispiel 4.2	2: Prüfung ei	ner Sic	cherheitsmark	ierunį	yoni T	yp II r	nit Prüfa	nordnung	PA2		35
Signal an den Detektoren Sicherheitsmarkierung D1 D2 D3 D4 SM 1-2 1 0 1 0 5 Erkennen von gefälschten Sicherheitsmarkierungen: Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten werden gefälschte Sicherheitsmarkierungen zur Prüfung zugeführt. Die gefälschten Sicherheitsmarkierungen haben folgenden Aufbau: 1. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-2 mit einem unpolarisierend reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-	Spektralbere folgte durch det. Als Bel Detektion vo Die Festle kierung mit Die Signa zwischen Mi Wert = 0 ges	ich reflektiere Ganzflächenz euchtungseinr on D1, D2, D3 gung für die einenr Master lhöhen der Re aster und zu p etzt. Tabelle (enden, re auftragur ichtunge i	echtshändiger ng_entsprech en B1 und B 4 wird je eine ohe am Detel nen wird, sbande werd m Sicherheit	n I.C-S end Be 2 wird Detck ktionss en bei seleme	Spezies wird gespiel 3.1. Es I beide Male ktionseinrichte system erfolgt Identität, abeent auf den We	eprüfi wird die un ung, w derge derge r unte	L Die He eine Prü eter BE2 vic unter estalt, da r Zulasse	erstelle ifanom besch DE6 iB die ung ei rt. And	ing der S Inung en iriebene beschric zu detek ner Schv dere Sigi	icherheits Isprechen Anordnut ben, verw tierende S vankungsl nalhöhen	markie d PA2 v ng benü endet. Sicherhe breite v werden	rung er- verwen- itzt. Zur eitsmar- on 20% auf den	40
Signal an den Detektoren Sicherheitsmarkierung D1 D2 D3 D4 SM 1-2 1 0 1 0 5 Erkennen von gefälschten Sicherheitsmarkierungen: Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten werden gefälschte Sicherheitsmarkierungen zur Prüfung zugeführt. Die gefälschten Sicherheitsmarkierungen haben folgenden Aufbau: 1. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-2 mit einem unpolarisierend reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-	Kierung. wie	216 10				Tabelle 6								
Sicherheitsmarkierung D1 D2 D3 D4 SM 1-2 1 0 1 0 5 Erkennen von gefälschten Sicherheitsmarkierungen: Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten werden gefälschte Sicherheitsmarkierungen zur Prüfung zugeführt. Die gefälschten Sicherheitsmarkierungen haben folgenden Aufbau: 1. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-2 mit einem unpolarisierend reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-							al	an de	en I	etek	toren			50
Erkennen von gefälschten Sicherheitsmarkierungen: Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten werden gefälschte Sicherheitsmarkierungen zur Prüfung zugeführt. Die gefälschten Sicherheitsmarkierungen haben folgenden Aufbau: 1. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-2 mit einem unpolarisierend reflektierenden Element und sonst mit Ilidentischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit Ilidentischen Reflexionseigenschaften. 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-	Sicher	neitsman	rkier	nina .	ומ							D4		
Erkennen von gefälschten Sicherheitsmarkierungen: Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten werden gefälschte Sicherheitsmarkierungen zur Prüfung zugeführt. Die gefälschten Sicherheitsmarkierungen haben folgenden Aufbau: 1. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-2 mit einem unpolarisierend reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-						•								55
Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten werden gefälschte Sicherheitsmarkierungen zur Prüfung zugeführt. Die gefälschten Sicherheitsmarkierungen haben folgenden Aufbau: 1. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-2 mit einem unpolarisierend reflektierenden Element und sonst mit II-identischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit II-identischen Reflexionseigenschaften. 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-	J., 2 2				_		_			_				
identischen Reflexionseigenschaften. 2. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit 11-identischen Reflexionseigenschaften. 6 3. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop-	Der Prüfanor	dnung PA2 tr	nit den b	eschriebener	a Kom	ponenten wer	den g en Au	efälschte ifbau:	e Sich	erheitsm	arkierung	en zur I	Prüfung	60
 Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-2 mit einem linear polarisierenden, reflektierenden Element und sonst mit I1-identischen Reflexionseigenschaften. Gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 3-2 mit einem zirkular polarisierenden, reflektierenden Element mit dop- 					1-2 m	it einem unpo	larisie	rend ref	lektie	enden E	lenient un	d sonst	-11 tint	
	2. Gefä mit I1-id 3. Gefä	lschte Sicherf Ientischen Re Ischte Sicherf	reitsmar flexions reitsmar	kierung GM eigenschafte kierung GM	n. 3-2 mi									65

Tabelle 7 zeigt die Signale an den Detektoren bei Prüfung der gefälschten Sicherheitsmarkierungen:

Tabelle 7

5		S	ignal an den	Detektoren	•
	Gefälschtes Element	D1	D2	D3	D4
	GM 1-2	0	0	0	0
10	GM 2-2 .	0	O	O	0
	GM 3-2	0	. 0	0	0

15

Ausführungsbeispiel 4.3: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vom Typ III3 mit Prüfanordnung PA3

Eine Sicherheitsmarkierung SM1-3, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenkürzel III3 beschrieben ist, mit zwei LC-Spezies, im IR-Spektralbereich reflektierenden, davon LC-Spezies 1 mit Farbe 1 und rechtshändig polarisierend, und LC-Spezies zwei mit Farbe 2 und linkshändig polarisierend, wird geprüft. Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung erfolgte aus Pigmenten entsprechend Beispiel 3.33. Es wird eine Prüfanordnung entsprechend PA3 verwendet. Geprüft wird auf Farbe und Farbflop entsprechend der unter FP1-3 beschriebenen Vorgehensweise und auf Polarisation, entsprechend der Beschreibung unter PP1-3. Da zwei verschiedene Farben vorliegen, ist FP1-3 für jede Farbe getrennt anzuwenden. Beide Farben werden mit gleichen Winkeln gemessen. Als Beleuchtungseinrichtungen B1. B2 und B3 wird jeweils die unter BE5 beschriebene Anordnung benützt. Zur Detektion D1 unter dem Winkel (b1) wird eine Detektionseinrichtung, wie unter DE1 beschrieben, zur Detektion D2 unter dem Winkel (b2) eine Detektionseinrichtungen, wie unter DE3 beschrieben, verwendet. Die Sicherheitsmarkierung wird in einer solcher Fläche beleuchtet und detektiert, daß beide LC-Spezies gleichzeitig und mit vergleichbaren Flächenanteilen erfaßt werden.

Die Auswertung der gemessenen Signale erfolgt, wie in Ausführungsbeispiel 4.1 beschrieben. Tabelle 8 zeigt die Signale am Detektionssystem bei Prüfung der erfindungsgemäßen Sicherheitsmarkierung:

Tabelle 8

35						Signal	an den	Detek	toren
	Bele	uchtung	Det	ektion	Filter	D1	El (rh)	E2 (1h)	D3
				-	•		(LII)	(111)	
40	bei	Winkel	bei	Winkel	F1 für	1			
		a1		b1	Farbe 1				
45					F1 für	1			
					Farbe 2				
	bei	Winkel	bei	Winkel	F2 für		1	0	
50	** * *	a2	•	b2	Farbe 1				
	• •	• •	•		F2 für		0	.1	
					Farbe 2				
55	bei	Winkel	bei	Winkel	F3 für				1
••		a3	,,	b 3	Farbe 1		. , , ,		
60					F3 für				1
					Farbe 2				

Erkennen einer gefälschten Sicherheitsmarkierung:
Der Prüfanordnung PA2 mit den beschriebenen Komponenten wird eine gefälschte Sicherheitsmarkierung zur Prüfung zugeführt. Die gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-2 unterscheidet sich von der Sicherheitsmarkierung SM 1-3 dadurch, daß die beiden Farben in gleicher Händigkeit der Polarisation vorliegen, beispielsweise rechtshändig.

Tabelle 9 zeigt die Signale am Detektionssystem bei Prüfung der gefälschten Sicherheitsmarkierung:

Tabelle 9

			Signal	an de	n Detel	ktoren	
Beleuchtung	Detektion	Filter	D1	E1 (rh)	E2 (1h)	D3	5
bei Winkel al	bei Winkel b1	F1 für Farbe 1	1				10
•		F1 für Farbe 2	1				/ 15
bei Winkel a2	bei Winkel b2	F2 für Farbe 1		1	0.	•	,
		F2 für Farbe 2		1	0		20
bei Winkel a3	bei Winkel b3	F3 für Farbe 1			•	1	25
		F3 für Farbe 2			٠.	1	. 30

Ausführungsbeispiel 4.4: Prüfung einer Sicherheitsmarkierung vom Typ III mit Prüfanordnung PA4

Eine strukturierte Sicherheitsmarkierung SM1-4 gemäß Fig. 14, wie sie in Tab. 1 unter dem Gruppenkürzel III beschrieben ist, bestehend aus zwei LC-Spezies gleicher Restexionsbanden im UV und unterschiedlicher Polarisation, wird geprüft.

Die Herstellung der Sicherheitsmarkierung erfolgte durch Siebdruck von Pigmenten entsprechend Beispiel 3.23. Es wird eine Prüfanordnung entsprechend PA4 verwendet mit den Winkelkonfigurationen (a1 = b1) und (a2 = b2). Als Beleuchtungseinrichtung B1 und B2 wird jeweils die unter BB6 beschriebene Beleuchtungseinheit benützt. Zur Detektion in D1 und D2 wird jeweils die Detektionseinheit DE7 verwendet. Die Filterauswahl für D1 und D2 wird gemäß der Kriterien FP1-1 aus PA1 durchgeführt.

Erkennen einer gefälschten Sicherheitsmarkierung: Die gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 1-4 unterscheidet sich von der Sicherheitsmarkierung SM 1-4 dadurch, daß sie gegenüber SM1-4 falsch strukturierte ist (siehe Fig. 15). Ansonsten ist sie jedoch aus den gleichen I.C-Spezies her-

pestellt wie SM1-4

Die gefälschte Sicherheitsmarkierung GM 2-4 unterscheidet sich von der Sicherheitsmarkierung SM 1-4 dadurch, daß sie aus 2 Spezies mit rechts- und linkszirkularer Lichtreflexion im gleichen Spektralbereich wie SM1-4, jedoch mit spektral verbreiterter Reflexion besteht. Die Strukturierung entspricht SM 1-2.

Tabelle 10 zeigt die Signale am Detektionssystem bei Prüfung der echten und der gefälschten Sicherheitsmarkierungen:

55

60

65

Tabelle 10

	Detektion in D1						
5	Filter	F1		F2		F3	
	Polarisation	rh	1h	rh	1h	rh	1h
io	SM1-4	1.	1	1	1	1	1
	GM1-4	1	1	0	0	1	1
•	GM2-4	o	0	1	1	0	0
15							
•	Detektion in D2						
20	Filter	F4		P5	•	F6	
	Polarisation	rh	lh	rh	lh	rh	lh
	SM1-4	1 .	1	1	1	1	1
25	GM1-4	1	1	0	0	1	1
	GM2-4	0	0	1.	1	0	0

Patentansprüche

30

35

40

45

50

55

60

65

1. Sicherheitsmarkierung, deren Fälschungssicherheit im Vergleich zu bekannten Sicherheitsmarkierungen erhöht ist, enthaltend flüssigkristallines Material mit chiraler Phase, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb der Sicherheitsmarkierung mindestens zwei flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase vorhanden sind, die sich in mindestens einer Eigenschaft, ausgewählt aus der Gruppe Händigkeit, Farbe und Farbflop, unterscheiden und in Form einer strukturierten oder einer nicht strukturierten oder einer mehrschichtigen Markierung oder in Form von flüssigkristallinen Pigmenten in einer flüssigkristallinen Matrix angeordnet sind, oder

daß mindestens ein flüssigkristallines Material mit chiraler Phase vorhanden ist, dessen Reflexionsbande durch spezielle Verfahren verbreitert wurde, oder

daß mindestens ein slüssigkristallines Material mit chiraler Phase vorhanden ist, das eine definierte dreidimensionale Anordnung aufweist.

2. Verfahren zur Herstellung einer Sicherheitsmarkierung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei flüssigkristalline Materialien mit chiraler Phase, die sich in mindestens einer Eigenschaft, ausgewählt aus der Gruppe Händigkeit, Farbe und Farbflop, unterscheiden, in Form einer strukturierten oder einer nichtstrukturierten oder einer mehrschichtigen Markierung oder in Form von flüssigkristallinen Pigmenten in einer flüssigkristallinen Matrix angeordnet werden, oder

daß mindestens ein flüssigkristallines Material mit chiraler Phase, dessen Restexionsbande durch spezielle Versahren verbreitert wurde, in an sich bekannter Art und Weise zu einer Sicherheitsmarkierung verarbeitet wird, oder daß mindestens ein slüssigkristallines Material mit chiraler Phase in einer definierten dreidimensionalen Anordnung zu einer Sicherheitsmarkierung verarbeitet wird.

3. Gegenstände, die mit einer Sicherheitsmarkierung gemäß Anspruch 1 gekennzeichnet ist.

4. Sicherheitssystem umfassend eine Sicherheitsmarkierung sowie eine Prüfanordnung zur Erkennung der Sicherheitsmarkierung, dadurch gekennzeichnet, daß die Sicherheitsmarkierung eine Sicherheitsmarkierung gemäß Anspruche 1 ist.

5. Sicherheitssystem gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Prüfanordnung eine vollständige Identifikation der für das flüssigkristalline. Material mit chiraler Phase charakteristischen und für die Sicherheitsmarkierung als relevant ausgewählten Eigenschasten ermöglicht.

6. Sicherheitssystem gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die als relevant ausgewählte Eigenschaften die Händigkeit, die Farbe oder der Farbflop des flüssigkristallinen Materials mit chiraler Phase oder die definierte Anordnung des Materials sind.

7. Verwendung der Sicherheitsmarkierung gemäß Anspruch 1 als Sicherheitselement auf Datenträger, Wertpapieren und Ausweisen.

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

Fig. 1

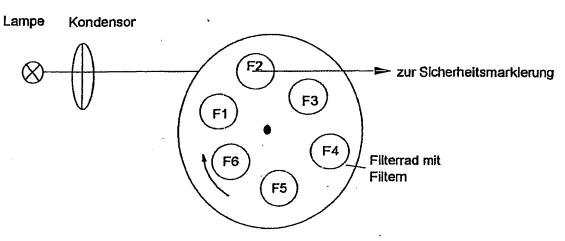
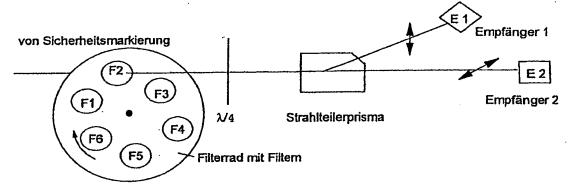


Fig. 2



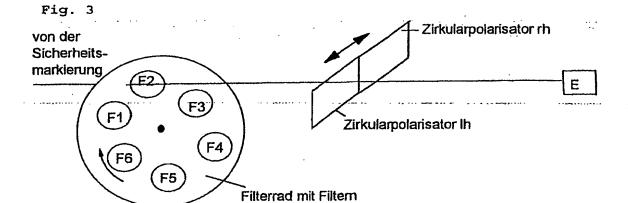


Fig. 4:

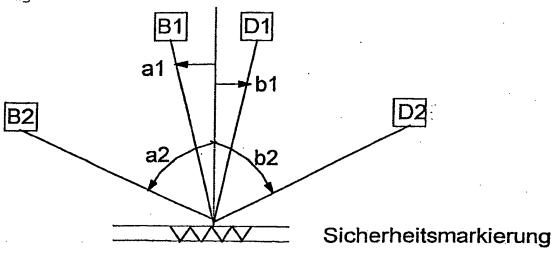
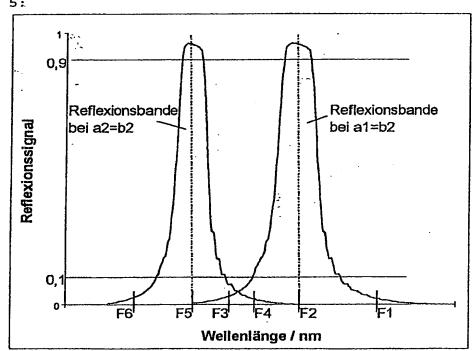


Fig. 5:





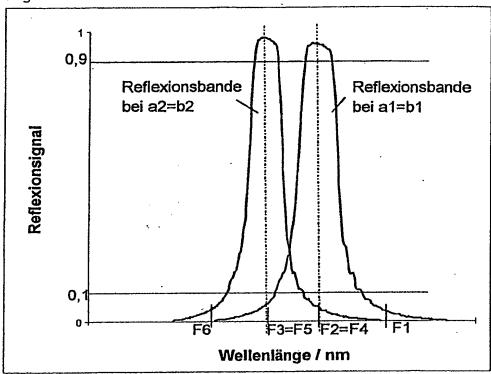


Fig. 7:

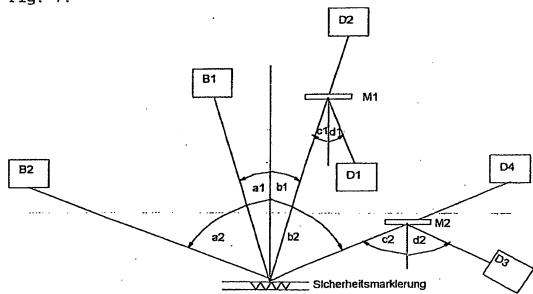


Fig. 8:

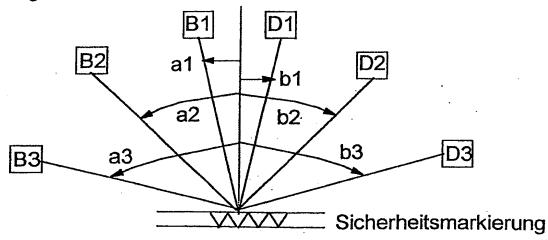


Fig. 9:

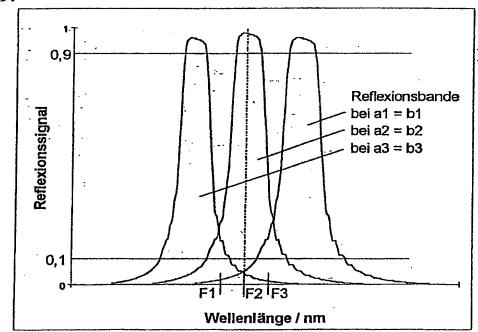


Fig. 10:

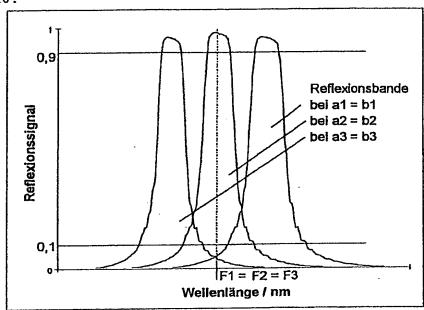
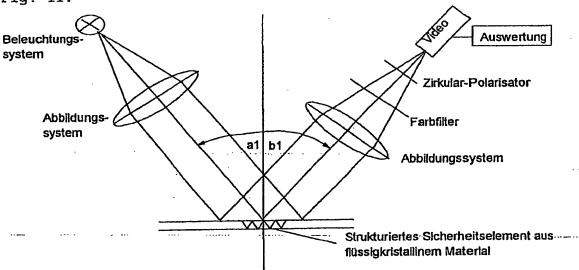
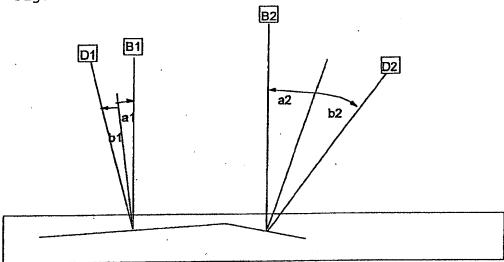


Fig. 11:







unpolarisiert zirkular polarisiert zirkular polarisierende Schicht ZP

reflektierende Schicht R

echtes Element



ZEICHNUNGEN SEITE 7

Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

DE 197 37 618 A1 B 44 F 1/12 4. März 1999

Fig. 15: gefälschtes Element

